On a un estimateur X pour  $\mu$ . Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

On a un estimateur X pour  $\mu$ . Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

Autre aspect important que  $\mathrm{Eff}[X]$  ne mesure pas: la disponibilité d'une bonne façon d'évaluer erreur d'estimation.

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

Autre aspect important que  $\mathrm{Eff}[X]$  ne mesure pas: la disponibilité d'une bonne façon d'évaluer erreur d'estimation.

Par exemple, si on estime cette erreur par la variance de X, il nous faut un bon estimateur de cette variance.

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

Autre aspect important que  $\mathrm{Eff}[X]$  ne mesure pas: la disponibilité d'une bonne façon d'évaluer erreur d'estimation.

Par exemple, si on estime cette erreur par la variance de X, il nous faut un bon estimateur de cette variance.

L'évaluation de l'erreur d'estimation est habituellement fournie en donnant un intervalle de confiance (IC) pour  $\mu$ .

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

Autre aspect important que  $\mathrm{Eff}[X]$  ne mesure pas: la disponibilité d'une bonne façon d'évaluer erreur d'estimation.

Par exemple, si on estime cette erreur par la variance de X, il nous faut un bon estimateur de cette variance.

L'évaluation de l'erreur d'estimation est habituellement fournie en donnant un intervalle de confiance (IC) pour  $\mu$ .

 $[I_1, I_2]$  est un IC de niveau  $1 - \alpha$  (ou à  $100(1 - \alpha)\%$ ) pour  $\mu$  si  $\mathbb{P}[I_1 \le \mu \le I_2] = 1 - \alpha$ .

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

Autre aspect important que  $\mathrm{Eff}[X]$  ne mesure pas: la disponibilité d'une bonne façon d'évaluer erreur d'estimation.

Par exemple, si on estime cette erreur par la variance de X, il nous faut un bon estimateur de cette variance.

L'évaluation de l'erreur d'estimation est habituellement fournie en donnant un intervalle de confiance (IC) pour  $\mu$ .

 $[I_1, I_2]$  est un IC de niveau  $1 - \alpha$  (ou à  $100(1 - \alpha)\%$ ) pour  $\mu$  si  $\mathbb{P}[I_1 \le \mu \le I_2] = 1 - \alpha$ .

Habituellement, on construit un IC pour un niveau visé ou nominal  $1-\alpha$ , mais la vraie probabilité de couverture est différente et inconnue.

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

Autre aspect important que  $\mathrm{Eff}[X]$  ne mesure pas: la disponibilité d'une bonne façon d'évaluer erreur d'estimation.

Par exemple, si on estime cette erreur par la variance de X, il nous faut un bon estimateur de cette variance.

L'évaluation de l'erreur d'estimation est habituellement fournie en donnant un intervalle de confiance (IC) pour  $\mu$ .

 $[I_1, I_2]$  est un IC de niveau  $1 - \alpha$  (ou à  $100(1 - \alpha)\%$ ) pour  $\mu$  si  $\mathbb{P}[I_1 \le \mu \le I_2] = 1 - \alpha$ .

Habituellement, on construit un IC pour un niveau visé ou nominal  $1-\alpha$ , mais la vraie probabilité de couverture est différente et inconnue.

La différence  $\mathbb{P}[I_1 \leq \mu \leq I_2] - (1 - \alpha)$  est l'erreur de couverture.

On a un estimateur X pour  $\mu$ .

Mesure de qualité: Eff[X] = 1/[C(X)MSE(X)].

Toute mesure de qualité est imparfaite ou incomplète.

 $\mathrm{Eff}[X]$  suppose que le coût de l'erreur est symétrique et proportionnel à son carré.

Autre aspect important que  $\mathrm{Eff}[X]$  ne mesure pas: la disponibilité d'une bonne façon d'évaluer erreur d'estimation.

Par exemple, si on estime cette erreur par la variance de X, il nous faut un bon estimateur de cette variance.

L'évaluation de l'erreur d'estimation est habituellement fournie en donnant un intervalle de confiance (IC) pour  $\mu$ .

 $[I_1, I_2]$  est un IC de niveau  $1 - \alpha$  (ou à  $100(1 - \alpha)\%$ ) pour  $\mu$  si  $\mathbb{P}[I_1 \le \mu \le I_2] = 1 - \alpha$ .

Habituellement, on construit un IC pour un niveau visé ou nominal  $1-\alpha$ , mais la vraie probabilité de couverture est différente et inconnue.

La différence  $\mathbb{P}[I_1 \leq \mu \leq I_2] - (1 - \alpha)$  est l'erreur de couverture.

La largeur de l'intervalle est  $I_2 - I_1$  (une variable aléatoire).

La largeur de l'intervalle est  $I_2 - I_1$  (une variable aléatoire).

Idéalement, on veut (a) la bonne couverture et (b)  $\mathbb{E}[I_2-I_1]$  et  $\mathrm{Var}[I_2-I_1]$  petits.

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \ge 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation).

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \geq 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation). Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$ .

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \geq 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation). Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$ .

Lorsque  $n \to \infty$ ,  $Y_n$  est dit asymptotiquement sans biais si  $\mathbb{E}[Y_n - \mu] \to 0$ ,

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \geq 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation). Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$ .

Lorsque  $n \to \infty$ ,  $Y_n$  est dit asymptotiquement sans biais si  $\mathbb{E}[Y_n - \mu] \to 0$ , consistant si  $Y_n \to \mu$  en probabilité, i.e.  $\mathbb{P}[|Y_n - \mu| > \epsilon] \to 0$  pour tout  $\epsilon > 0$ .

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \geq 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation). Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$ .

Lorsque  $n \to \infty$ ,  $Y_n$  est dit asymptotiquement sans biais si  $\mathbb{E}[Y_n - \mu] \to 0$ , consistant si  $Y_n \to \mu$  en probabilité, i.e.  $\mathbb{P}[|Y_n - \mu| > \epsilon] \to 0$  pour tout  $\epsilon > 0$ . et fortement consistant si  $Y_n \to \mu$  avec probabilité 1.

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \geq 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation). Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$ .

Lorsque  $n \to \infty$ ,  $Y_n$  est dit asymptotiquement sans biais si  $\mathbb{E}[Y_n - \mu] \to 0$ , consistant si  $Y_n \to \mu$  en probabilité, i.e.  $\mathbb{P}[|Y_n - \mu| > \epsilon] \to 0$  pour tout  $\epsilon > 0$ . et fortement consistant si  $Y_n \to \mu$  avec probabilité 1.

Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$  pour  $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ .

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \geq 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation). Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$ .

Lorsque  $n \to \infty$ ,  $Y_n$  est dit asymptotiquement sans biais si  $\mathbb{E}[Y_n - \mu] \to 0$ , consistant si  $Y_n \to \mu$  en probabilité, i.e.  $\mathbb{P}[|Y_n - \mu| > \epsilon] \to 0$  pour tout  $\epsilon > 0$ . et fortement consistant si  $Y_n \to \mu$  avec probabilité 1.

Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$  pour  $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ .

Un IC  $(I_{n,1}, I_{n,2})$  est asymptotiquement valide si son erreur de couverture converge vers 0, i.e., si  $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}[I_{n,1} \le \mu \le I_{n,2}] = (1-\alpha)$ .

La largeur de l'intervalle est  $I_2 - I_1$  (une variable aléatoire).

Idéalement, on veut (a) la bonne couverture et (b)  $\mathbb{E}[I_2-I_1]$  et  $\mathrm{Var}[I_2-I_1]$  petits.

Je dénote parfois une suite d'estimateurs  $\{Y_n, n \geq 1\}$  par  $Y_n$  (abus de notation). Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$ .

Lorsque  $n \to \infty$ ,  $Y_n$  est dit asymptotiquement sans biais si  $\mathbb{E}[Y_n - \mu] \to 0$ , consistant si  $Y_n \to \mu$  en probabilité, i.e.  $\mathbb{P}[|Y_n - \mu| > \epsilon] \to 0$  pour tout  $\epsilon > 0$ . et fortement consistant si  $Y_n \to \mu$  avec probabilité 1.

Exemples:  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$  pour  $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ .

Un IC  $(I_{n,1}, I_{n,2})$  est asymptotiquement valide si son erreur de couverture converge vers 0, i.e., si  $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}[I_{n,1} \le \mu \le I_{n,2}] = (1-\alpha)$ .

Outils statistiques classiques vs outils statistiques pour la simulation.

# Erreur non prise en compte

Les intervalles de confiance considérés ici prennent en compte l'erreur dûe aux aléas de la simulation.

# Erreur non prise en compte

Les intervalles de confiance considérés ici prennent en compte l'erreur dûe aux aléas de la simulation.

Mais pas l'erreur dans l'estimation des paramètres du modèle.

# Erreur non prise en compte

Les intervalles de confiance considérés ici prennent en compte l'erreur dûe aux aléas de la simulation.

Mais pas l'erreur dans l'estimation des paramètres du modèle.

Expliquer... Lire les notes.

On observe  $X_1, \ldots, X_n$ , des copies i.i.d. de X obtenues en faisant n répétitions de la simulation, et on veut estimer  $\mu = \mathbb{E}[X]$ .

On observe  $X_1, \ldots, X_n$ , des copies i.i.d. de X obtenues en faisant n répétitions de la simulation, et on veut estimer  $\mu = \mathbb{E}[X]$ .

On estime  $\mu$  par  $\bar{X}_n$  et  $\sigma^2 = \text{var}[X]$  par  $S_n^2$ .

On observe  $X_1, \ldots, X_n$ , des copies i.i.d. de X obtenues en faisant n répétitions de la simulation, et on veut estimer  $\mu = \mathbb{E}[X]$ .

On estime  $\mu$  par  $\bar{X}_n$  et  $\sigma^2 = \text{var}[X]$  par  $S_n^2$ .

**Théorème.** Si  $X_1, \ldots, X_n$  sont i.i.d.  $N(\mu, \sigma^2)$ , alors pour tout n:

(i)  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$  sont indépendants;

On observe  $X_1, \ldots, X_n$ , des copies i.i.d. de X obtenues en faisant n répétitions de la simulation, et on veut estimer  $\mu = \mathbb{E}[X]$ .

On estime  $\mu$  par  $\bar{X}_n$  et  $\sigma^2 = \text{var}[X]$  par  $S_n^2$ .

**Théorème.** Si  $X_1, \ldots, X_n$  sont i.i.d.  $N(\mu, \sigma^2)$ , alors pour tout n:

- (i)  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$  sont indépendants;
- (ii)  $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \text{chi-deux}(n-1)$ ;

On observe  $X_1, \ldots, X_n$ , des copies i.i.d. de X obtenues en faisant n répétitions de la simulation, et on veut estimer  $\mu = \mathbb{E}[X]$ .

On estime  $\mu$  par  $\bar{X}_n$  et  $\sigma^2 = \text{var}[X]$  par  $S_n^2$ .

**Théorème.** Si  $X_1, \ldots, X_n$  sont i.i.d.  $N(\mu, \sigma^2)$ , alors pour tout n:

- (i)  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$  sont indépendants;
- (ii)  $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \text{chi-deux}(n-1)$ ;
- (iii)  $\sqrt{n}(\bar{X}_n \mu)/S_n \sim \text{Student-}t(n-1)$ .

On observe  $X_1, \ldots, X_n$ , des copies i.i.d. de X obtenues en faisant n répétitions de la simulation, et on veut estimer  $\mu = \mathbb{E}[X]$ .

On estime  $\mu$  par  $\bar{X}_n$  et  $\sigma^2 = \text{var}[X]$  par  $S_n^2$ .

**Théorème.** Si  $X_1, \ldots, X_n$  sont i.i.d.  $N(\mu, \sigma^2)$ , alors pour tout n:

- (i)  $\bar{X}_n$  et  $S_n^2$  sont indépendants;
- (ii)  $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \text{chi-deux}(n-1)$ ;
- (iii)  $\sqrt{n}(\bar{X}_n \mu)/S_n \sim \text{Student-}t(n-1)$ .

Permet de calculer un IC exact pour  $\mu$  au niveau  $1-\alpha$ :

$$(\bar{X}_n \pm t^* S_n / \sqrt{n}),$$

où 
$$\mathbb{P}[T_{n-1} \le t^*] = 1 - \alpha/2 \ (t^* = t_{n-1,1-\alpha/2}).$$

Si n est grand: Student- $t(n-1) \approx N(0,1)$ .

Aussi un IC pour  $\sigma^2$ : choisir  $x_1$  et  $x_2$  tels que

$$\mathbb{P}[x_1 < \chi_{n-1}^2 < x_2] = 1 - \alpha,$$

et poser

$$[I_1, I_2] = [(n-1)S_n^2/x_2, (n-1)S_n^2/x_1].$$

Aussi un IC pour  $\sigma^2$ : choisir  $x_1$  et  $x_2$  tels que

$$\mathbb{P}[x_1 < \chi_{n-1}^2 < x_2] = 1 - \alpha,$$

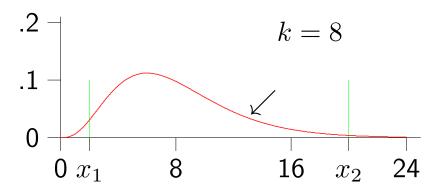
et poser

$$[I_1, I_2] = [(n-1)S_n^2/x_2, (n-1)S_n^2/x_1].$$

On a

$$\mathbb{P}[I_1 \le \sigma^2 \le I_2] = \mathbb{P}[(n-1)S_n^2/x_2 \le \sigma^2 \le (n-1)S_n^2/x_1] 
= \mathbb{P}[x_1 \le (n-1)S_n^2/\sigma^2 \le x_2] 
= 1 - \alpha.$$

Mais ceci n'est valide que si les  $X_i$  suivent la loi normale.



Bornes  $(n-1)/x_2$  et  $(n-1)/x_1$  d'un IC sur  $\sigma^2/S_n^2$ :

	$\alpha = 0.02$		$\alpha = 0.10$	
n	$(n-1)/x_2$	$(n-1)/x_1$	$(n-1)/x_2$	$(n-1)/x_1$
10	0.388	3.518	0.492	2.284
30	0.570	1.939	0.663	1.568
100	0.729	1.413	0.796	1.270
300	0.831	1.216	0.876	1.146
1000	0.902	1.111	0.930	1.077

Bornes  $(n-1)/x_2$  et  $(n-1)/x_1$  d'un IC sur  $\sigma^2/S_n^2$ :

	$\alpha = 0.02$		$\alpha = 0.10$	
n	$(n-1)/x_2$	$(n-1)/x_1$	$(n-1)/x_2$	$(n-1)/x_1$
10	0.388	3.518	0.492	2.284
30	0.570	1.939	0.663	1.568
100	0.729	1.413	0.796	1.270
300	0.831	1.216	0.876	1.146
1000	0.902	1.111	0.930	1.077

Par exemple, pour n=1000, un IC à 90% pour  $\sigma^2$  est donné par

$$[0.930 S_n^2, 1.077 S_n^2].$$

Bornes  $(n-1)/x_2$  et  $(n-1)/x_1$  d'un IC sur  $\sigma^2/S_n^2$ :

	$\alpha = 0.02$		$\alpha = 0.10$	
n	$(n-1)/x_2$	$(n-1)/x_1$	$(n-1)/x_2$	$(n-1)/x_1$
10	0.388	3.518	0.492	2.284
30	0.570	1.939	0.663	1.568
100	0.729	1.413	0.796	1.270
300	0.831	1.216	0.876	1.146
1000	0.902	1.111	0.930	1.077

Par exemple, pour n=1000, un IC à 90% pour  $\sigma^2$  est donné par

$$[0.930 S_n^2, 1.077 S_n^2].$$

Pour n=30, un IC à 90% pour  $\sigma^2$  est donné par

$$[0.66 S_n^2, 1.56 S_n^2].$$

Si on a deux échantillons indépendants,  $X_1, \ldots, X_m$  i.i.d. normales de variance  $\sigma_x^2$ et  $Y_1, \ldots, Y_n$  i.i.d. normales de variance  $\sigma_y^2$ , on peut calculer un IC sur le rapport des deux variances, en utilisant le fait que

$$F = \frac{S_{x,m}^2/\sigma_x^2}{S_{y,n}^2/\sigma_y^2} = \frac{S_{x,m}^2\sigma_y^2}{S_{y,n}^2\sigma_x^2} \sim F(m-1, n-1),$$

où  $S_{x,m}^2$  et  $S_{y,n}^2$  sont les variances échantillonnales.

Si on a deux échantillons indépendants,  $X_1, \ldots, X_m$  i.i.d. normales de variance  $\sigma_x^2$ et  $Y_1, \ldots, Y_n$  i.i.d. normales de variance  $\sigma_u^2$ , on peut calculer un IC sur le rapport des deux variances, en utilisant le fait que

$$F = \frac{S_{x,m}^2 / \sigma_x^2}{S_{y,n}^2 / \sigma_y^2} = \frac{S_{x,m}^2 \sigma_y^2}{S_{y,n}^2 \sigma_x^2} \sim F(m-1, n-1),$$

où  $S_{x,m}^2$  et  $S_{y,n}^2$  sont les variances échantillonnales.

Si  $\mathbb{P}[x_1 < F < x_2] = 1 - \alpha$ , l'intervalle est

$$[I_1, I_2] = \left[ \frac{1}{x_2} \frac{S_{x,m}^2}{S_{y,n}^2}, \frac{1}{x_1} \frac{S_{x,m}^2}{S_{y,n}^2} \right].$$

Si on a deux échantillons indépendants,  $X_1, \ldots, X_m$  i.i.d. normales de variance  $\sigma_x^2$  et  $Y_1, \ldots, Y_n$  i.i.d. normales de variance  $\sigma_y^2$ , on peut calculer un IC sur le rapport des deux variances, en utilisant le fait que

$$F = \frac{S_{x,m}^2 / \sigma_x^2}{S_{y,n}^2 / \sigma_y^2} = \frac{S_{x,m}^2 \sigma_y^2}{S_{y,n}^2 \sigma_x^2} \sim F(m-1, n-1),$$

où  $S_{x,m}^2$  et  $S_{y,n}^2$  sont les variances échantillonnales.

Si  $\mathbb{P}[x_1 < F < x_2] = 1 - \alpha$ , l'intervalle est

$$[I_1, I_2] = \left[ \frac{1}{x_2} \frac{S_{x,m}^2}{S_{y,n}^2}, \frac{1}{x_1} \frac{S_{x,m}^2}{S_{y,n}^2} \right].$$

Potentiellement utile lorsqu'on estime le facteur de réduction de variance entre deux estimateurs.

Si n est grand,  $\bar{X}_n$  est approx. normal même si X ne l'est pas, grâce au TLC.

Si n est grand,  $\bar{X}_n$  est approx. normal même si X ne l'est pas, grâce au TLC. On peut s'y fier pour calculer un IC, sauf si: n est trop petit, ou  $\alpha$  est proche de 0,

ou les  $X_i$  ont une loi très asymétrique ou avec des moments supérieurs très élevés.

Si n est grand,  $\bar{X}_n$  est approx. normal même si X ne l'est pas, grâce au TLC. On peut s'y fier pour calculer un IC, sauf si: n est trop petit, ou  $\alpha$  est proche de 0, ou les  $X_i$  ont une loi très asymétrique ou avec des moments supérieurs très élevés.

**Exemple.** n = 1000,  $X_i \sim \text{Binomiale}(1, p)$ , on veut estimer p.

Si n est grand,  $\bar{X}_n$  est approx. normal même si X ne l'est pas, grâce au TLC. On peut s'y fier pour calculer un IC, sauf si:

n est trop petit, ou  $\alpha$  est proche de 0, ou les  $X_i$  ont une loi très asymétrique ou avec des moments supérieurs très élevés.

**Exemple.**  $n=1000, X_i \sim \text{Binomiale}(1,p)$ , on veut estimer p. Si on a 882 succès,  $\bar{X}_n=0.882$ .

Si n est grand,  $\bar{X}_n$  est approx. normal même si X ne l'est pas, grâce au TLC. On peut s'y fier pour calculer un IC, sauf si:

n est trop petit, ou  $\alpha$  est proche de 0, ou les  $X_i$  ont une loi très asymétrique ou avec des moments supérieurs très élevés.

**Exemple.** n=1000,  $X_i \sim \text{Binomiale}(1,p)$ , on veut estimer p. Si on a 882 succès,  $\bar{X}_n=0.882$ . On a alors  $S_n^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2=\frac{n}{n-1}\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)\approx 0.1042$  et un IC à 95% (approx.) est  $(\bar{X}_n\pm 1.96S_n/\sqrt{n})\approx (0.862,\,0.902)$ .

Si n est grand,  $\bar{X}_n$  est approx. normal même si X ne l'est pas, grâce au TLC.

On peut s'y fier pour calculer un IC, sauf si:

n est trop petit,

ou  $\alpha$  est proche de 0,

ou les  $X_i$  ont une loi très asymétrique

ou avec des moments supérieurs très élevés.

**Exemple.** n=1000,  $X_i \sim \text{Binomiale}(1,p)$ , on veut estimer p. Si on a 882 succès,  $\bar{X}_n=0.882$ . On a alors  $S_n^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2=\frac{n}{n-1}\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)\approx 0.1042$  et un IC à 95% (approx.) est  $(\bar{X}_n\pm 1.96S_n/\sqrt{n})\approx (0.862,\,0.902)$ .

Mais si  $\bar{X}_n=0.998$ , alors on voit que p est trop proche de 1 et l'approx. normale sera très mauvaise.

Si n est grand,  $\bar{X}_n$  est approx. normal même si X ne l'est pas, grâce au TLC.

On peut s'y fier pour calculer un IC, sauf si:

n est trop petit,

ou  $\alpha$  est proche de 0,

ou les  $X_i$  ont une loi très asymétrique

ou avec des moments supérieurs très élevés.

**Exemple.** n = 1000,  $X_i \sim \text{Binomiale}(1, p)$ , on veut estimer p.

Si on a 882 succès,  $\bar{X}_n = 0.882$ .

On a alors  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{n}{n-1} \bar{X}_n (1 - \bar{X}_n) \approx 0.1042$  et un IC à 95% (approx.) est  $(\bar{X}_n \pm 1.96 S_n/\sqrt{n}) \approx (0.862, \, 0.902)$ .

Mais si  $\bar{X}_n=0.998$ , alors on voit que p est trop proche de 1 et l'approx. normale sera très mauvaise.

Dans ce cas, on va plutôt utiliser:  $Y = \sum_{i=1}^{n} (1 - X_i) \approx \mathsf{Poisson}(n(1-p))$ .

Y prend ses valeurs dans  $\{0,1,2,\ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y \geq y]$  est croissant en  $\mu$ .

Y prend ses valeurs dans  $\{0,1,2,\ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y\geq y]$  est croissant en  $\mu$ . (Le cas décroissant se traite de manière symétrique.)

Y prend ses valeurs dans  $\{0,1,2,\ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y\geq y]$  est croissant en  $\mu$ .

(Le cas décroissant se traite de manière symétrique.)

Exemples: lois binomiale, géométrique, Poisson, ...

Y prend ses valeurs dans  $\{0,1,2,\ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y \geq y]$  est croissant en  $\mu$ .

(Le cas décroissant se traite de manière symétrique.)

Exemples: lois binomiale, géométrique, Poisson, ...

On veut un IC  $[I_1, I_2]$  de niveau (approx.)  $1 - \alpha$  pour  $\mu$ .

Y prend ses valeurs dans  $\{0,1,2,\ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y \geq y]$  est croissant en  $\mu$ .

(Le cas décroissant se traite de manière symétrique.)

Exemples: lois binomiale, géométrique, Poisson, ...

On veut un IC  $[I_1, I_2]$  de niveau (approx.)  $1 - \alpha$  pour  $\mu$ .

Ou encore pour  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ , on veut  $\mathbb{P}[\mu < I_1] \approx \alpha_1$  et  $\mathbb{P}[\mu > I_2] \approx \alpha_2$ .

Y prend ses valeurs dans  $\{0,1,2,\ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y \geq y]$  est croissant en  $\mu$ .

(Le cas décroissant se traite de manière symétrique.)

Exemples: lois binomiale, géométrique, Poisson, ...

On veut un IC  $[I_1, I_2]$  de niveau (approx.)  $1 - \alpha$  pour  $\mu$ .

Ou encore pour  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ , on veut  $\mathbb{P}[\mu < I_1] \approx \alpha_1$  et  $\mathbb{P}[\mu > I_2] \approx \alpha_2$ .

Si on observe Y = y, l'intervalle sera  $[I_1(y), I_2(y)]$ .

Y prend ses valeurs dans  $\{0,1,2,\ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y \geq y]$  est croissant en  $\mu$ .

(Le cas décroissant se traite de manière symétrique.)

Exemples: lois binomiale, géométrique, Poisson, ...

On veut un IC  $[I_1, I_2]$  de niveau (approx.)  $1 - \alpha$  pour  $\mu$ .

Ou encore pour  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ , on veut  $\mathbb{P}[\mu < I_1] \approx \alpha_1$  et  $\mathbb{P}[\mu > I_2] \approx \alpha_2$ .

Si on observe Y = y, l'intervalle sera  $[I_1(y), I_2(y)]$ .

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y]$$
 et  $\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y]$ .

Y prend ses valeurs dans  $\{0, 1, 2, \ldots\}$  et suit une loi de paramètre  $\mu$ , telle que  $P_{\mu}[Y \geq y]$  est croissant en  $\mu$ .

(Le cas décroissant se traite de manière symétrique.)

Exemples: lois binomiale, géométrique, Poisson, ...

On veut un IC  $[I_1, I_2]$  de niveau (approx.)  $1 - \alpha$  pour  $\mu$ .

Ou encore pour  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ , on veut  $\mathbb{P}[\mu < I_1] \approx \alpha_1$  et  $\mathbb{P}[\mu > I_2] \approx \alpha_2$ .

Si on observe Y = y, l'intervalle sera  $[I_1(y), I_2(y)]$ .

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y] \quad \text{ et } \quad \alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y].$$

Exemple: Si  $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$  et on observe y = 2, on a  $I_1 = \lambda_1$  tel que

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge 2] = 1 - e^{\lambda_1} - \lambda_1 e^{-\lambda_1}$$

et  $I_2 = \lambda_2$  tel que

$$\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le 2] = e^{\lambda_2} + \lambda_2 e^{-\lambda_2} + \lambda_2^2 e^{-\lambda_2}/2.$$

On peut résoudre par recherche binaire, par exemple.

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y] \quad \text{ et } \quad \alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y].$$

**Proposition.** La probabilité de couverture de cet intervalle est d'au moins  $1-\alpha$ .

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y]$$
 et  $\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y]$ .

**Proposition.** La probabilité de couverture de cet intervalle est d'au moins  $1-\alpha$ .

Preuve: Soit  $y^*(\mu) = \min\{y \in \mathbb{N} : I_1(y) \ge \mu\}$  et  $\nu = I_1(y^*(\mu)) \ge \mu$ . On a

$$P_{\mu}[I_1(Y) \ge \mu] \le P_{\nu}[I_1(Y) \ge \mu] = P_{\nu}[Y \ge y^*(\mu)] = P_{I_1(y^*(\mu))}[Y \ge y^*(\mu)] = \alpha_1.$$

On montre de même que  $P_{\mu}[I_2(Y) \leq \mu] \leq \alpha_2$ .

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y]$$
 et  $\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y]$ .

**Proposition.** La probabilité de couverture de cet intervalle est d'au moins  $1-\alpha$ .

Preuve: Soit  $y^*(\mu) = \min\{y \in \mathbb{N} : I_1(y) \ge \mu\}$  et  $\nu = I_1(y^*(\mu)) \ge \mu$ . On a

$$P_{\mu}[I_1(Y) \ge \mu] \le P_{\nu}[I_1(Y) \ge \mu] = P_{\nu}[Y \ge y^*(\mu)] = P_{I_1(y^*(\mu))}[Y \ge y^*(\mu)] = \alpha_1.$$

On montre de même que  $P_{\mu}[I_2(Y) \leq \mu] \leq \alpha_2$ .

La probabilité de couverture exacte dépend de  $F_{\mu}$  et est généralement inconnue.

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y]$$
 et  $\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y]$ .

**Proposition.** La probabilité de couverture de cet intervalle est d'au moins  $1-\alpha$ .

Preuve: Soit  $y^*(\mu) = \min\{y \in \mathbb{N} : I_1(y) \ge \mu\}$  et  $\nu = I_1(y^*(\mu)) \ge \mu$ . On a

$$P_{\mu}[I_1(Y) \ge \mu] \le P_{\nu}[I_1(Y) \ge \mu] = P_{\nu}[Y \ge y^*(\mu)] = P_{I_1(y^*(\mu))}[Y \ge y^*(\mu)] = \alpha_1.$$

On montre de même que  $P_{\mu}[I_2(Y) \leq \mu] \leq \alpha_2$ .

La probabilité de couverture exacte dépend de  $F_{\mu}$  et est généralement inconnue.

**Exemple.**  $X_1, \ldots, X_n$  i.i.d. Bernouilli(p),  $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomiale}(n, p)$ . On veut un IC pour p.

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y]$$
 et  $\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y]$ .

**Proposition.** La probabilité de couverture de cet intervalle est d'au moins  $1-\alpha$ .

Preuve: Soit  $y^*(\mu) = \min\{y \in \mathbb{N} : I_1(y) \ge \mu\}$  et  $\nu = I_1(y^*(\mu)) \ge \mu$ . On a

$$P_{\mu}[I_1(Y) \ge \mu] \le P_{\nu}[I_1(Y) \ge \mu] = P_{\nu}[Y \ge y^*(\mu)] = P_{I_1(y^*(\mu))}[Y \ge y^*(\mu)] = \alpha_1.$$

On montre de même que  $P_{\mu}[I_2(Y) \leq \mu] \leq \alpha_2$ .

La probabilité de couverture exacte dépend de  $F_{\mu}$  et est généralement inconnue.

**Exemple.**  $X_1, \ldots, X_n$  i.i.d. Bernouilli(p),  $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomiale}(n, p)$ . On veut un IC pour p.

Si n est grand et p est petit:  $Y \approx \mathsf{Poisson}(np)$ .

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y]$$
 et  $\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y]$ .

**Proposition.** La probabilité de couverture de cet intervalle est d'au moins  $1-\alpha$ .

Preuve: Soit  $y^*(\mu) = \min\{y \in \mathbb{N} : I_1(y) \ge \mu\}$  et  $\nu = I_1(y^*(\mu)) \ge \mu$ . On a

$$P_{\mu}[I_1(Y) \ge \mu] \le P_{\nu}[I_1(Y) \ge \mu] = P_{\nu}[Y \ge y^*(\mu)] = P_{I_1(y^*(\mu))}[Y \ge y^*(\mu)] = \alpha_1.$$

On montre de même que  $P_{\mu}[I_2(Y) \leq \mu] \leq \alpha_2$ .

La probabilité de couverture exacte dépend de  $F_{\mu}$  et est généralement inconnue.

**Exemple.**  $X_1, \ldots, X_n$  i.i.d. Bernouilli(p),  $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomiale}(n, p)$ . On veut un IC pour p.

Si n est grand et p est petit:  $Y \approx \mathsf{Poisson}(np)$ .

Si p est proche de 1, on remplace p et  $X_i$  par 1-p et  $1-X_i$ .

Algorithme: Prendre pour  $I_1(y)$  et  $I_2(y)$  les solutions de

$$\alpha_1 = P_{I_1}[Y \ge y]$$
 et  $\alpha_2 = P_{I_2}[Y \le y]$ .

**Proposition.** La probabilité de couverture de cet intervalle est d'au moins  $1-\alpha$ .

Preuve: Soit  $y^*(\mu) = \min\{y \in \mathbb{N} : I_1(y) \ge \mu\}$  et  $\nu = I_1(y^*(\mu)) \ge \mu$ . On a

$$P_{\mu}[I_1(Y) \ge \mu] \le P_{\nu}[I_1(Y) \ge \mu] = P_{\nu}[Y \ge y^*(\mu)] = P_{I_1(y^*(\mu))}[Y \ge y^*(\mu)] = \alpha_1.$$

On montre de même que  $P_{\mu}[I_2(Y) \leq \mu] \leq \alpha_2$ .

La probabilité de couverture exacte dépend de  $F_{\mu}$  et est généralement inconnue.

**Exemple.**  $X_1, \ldots, X_n$  i.i.d. Bernouilli(p),  $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomiale}(n, p)$ . On veut un IC pour p.

Si n est grand et p est petit:  $Y \approx \mathsf{Poisson}(np)$ .

Si p est proche de 1, on remplace p et  $X_i$  par 1-p et  $1-X_i$ .

Si y dépasse quelques dizaines, on peut calculer  $\mathbb{P}[Y \leq y]$  via la cdf d'une loi beta ou gamma, si on dispose d'un programme pouvant la calculer:

Si  $Y \sim \text{Binomiale}(n, p)$  et  $X \sim \text{Beta}(y, n - y + 1)$ , alors  $\mathbb{P}[Y \geq y] = \mathbb{P}[X \leq p]$ .

Si  $Y \sim \operatorname{Poisson}(\lambda)$  et  $X \sim \operatorname{Gamma}(y,1)$ , alors  $\mathbb{P}[Y \geq y] = \mathbb{P}[X \leq \lambda]$ .

# IC pour la moyenne via Hoeffding

Supposons que  $\mathbb{P}[0 \leq Y \leq 1] = 1$  et on veut un IC pour  $\nu = \mathbb{E}[Y]$ . On peut généraliser à des bornes quelconques en changeant l'échelle.

## IC pour la moyenne via Hoeffding

Supposons que  $\mathbb{P}[0 \leq Y \leq 1] = 1$  et on veut un IC pour  $\nu = \mathbb{E}[Y]$ . On peut généraliser à des bornes quelconques en changeant l'échelle.

Théorème. (Hoeffding 1963).

Si  $Y_1, \ldots, Y_n$  est un échantillon de copies i.i.d. de Y, alors

$$\mathbb{P}[\bar{Y}_n - \nu \ge \epsilon] \le e^{-ng(\nu)\epsilon^2} \le e^{-2n\epsilon^2} \quad \text{et}$$

$$\mathbb{P}[\nu - \bar{Y}_n \ge \epsilon] \le e^{-ng(1-\nu)\epsilon^2} \le e^{-2n\epsilon^2},$$

où

$$\mathbf{g}(\nu) = \left\{ \begin{array}{ll} \ln((1-\nu)/\nu)/[1-2\nu] & \text{ pour } 0 < \nu < 1/2, \\ 1/[2\nu(1-\nu)] & \text{ pour } 1/2 \le \nu < 1. \end{array} \right.$$

## IC pour la moyenne via Hoeffding

Supposons que  $\mathbb{P}[0 \leq Y \leq 1] = 1$  et on veut un IC pour  $\nu = \mathbb{E}[Y]$ . On peut généraliser à des bornes quelconques en changeant l'échelle.

Théorème. (Hoeffding 1963).

Si  $Y_1, \ldots, Y_n$  est un échantillon de copies i.i.d. de Y, alors

$$\mathbb{P}[\bar{Y}_n - \nu \ge \epsilon] \le e^{-ng(\nu)\epsilon^2} \le e^{-2n\epsilon^2} \quad \text{et}$$

$$\mathbb{P}[\nu - \bar{Y}_n \ge \epsilon] \le e^{-ng(1-\nu)\epsilon^2} \le e^{-2n\epsilon^2},$$

où

$$\mathbf{g}(\nu) = \left\{ \begin{array}{ll} \ln((1-\nu)/\nu)/[1-2\nu] & \text{pour } 0 < \nu < 1/2, \\ 1/[2\nu(1-\nu)] & \text{pour } 1/2 \le \nu < 1. \end{array} \right.$$

En prenant  $\epsilon^2 = -\ln(\alpha/2)/(2n)$ , on a

$$\mathbb{P}[|\bar{Y}_n - \nu| \le \epsilon] \ge 1 - 2e^{-2n\epsilon^2} = 1 - \alpha.$$

et donc  $(\bar{Y}_n - \epsilon, \bar{Y}_n + \epsilon)$  est un IC à au moins  $100(1 - \alpha)\%$  pour  $\mu$ .

Important: Ne dépend pas de la loi de probabilité!

Important: Ne dépend pas de la loi de probabilité!

Les bornes impliquant g sont utiles si on sait à l'avance que  $\nu$  est dans un intervalle ne contenant pas 1/2. La fonction g est continue, décroissante sur (0,1/2), croissante sur (1/2,1), et a un minimum à g(1/2)=2.

Pour un IC de niveau  $1-\alpha$ , si on fixe n, la largeur  $I_2-I_1$  est aléatoire.

Pour un IC de niveau  $1-\alpha$ , si on fixe n, la largeur  $I_2-I_1$  est aléatoire.

Si on veut  $I_2 - I_1 \leq w$  pour w fixé, la valeur minimale de n requise est une variable aléatoire N. Comment prédire ce N?

Pour un IC de niveau  $1-\alpha$ , si on fixe n, la largeur  $I_2-I_1$  est aléatoire.

Si on veut  $I_2 - I_1 \leq w$  pour w fixé, la valeur minimale de n requise est une variable aléatoire N. Comment prédire ce N?

**Exemple.** Pour  $X_i \sim \text{binomiale}(1, p)$ , avec n = 1000 on a obtenu  $\bar{X}_n = 0.882$ ,  $S_n^2 \approx 0.1042$ , et l'IC à 95% était  $[I_1, I_2] = [0.862, 0.902]$ . La demi-largeur de cet IC est de 0.020.

Pour un IC de niveau  $1-\alpha$ , si on fixe n, la largeur  $I_2-I_1$  est aléatoire.

Si on veut  $I_2 - I_1 \leq w$  pour w fixé, la valeur minimale de n requise est une variable aléatoire N. Comment prédire ce N?

**Exemple.** Pour  $X_i \sim \text{binomiale}(1, p)$ , avec n = 1000 on a obtenu  $\bar{X}_n = 0.882$ ,  $S_n^2 \approx 0.1042$ , et l'IC à 95% était  $[I_1, I_2] = [0.862, 0.902]$ .

La demi-largeur de cet IC est de 0.020.

Combien de répétitions additionnelles faut-il pour réduire la demi-largeur à 0.005?

Pour un IC de niveau  $1-\alpha$ , si on fixe n, la largeur  $I_2-I_1$  est aléatoire.

Si on veut  $I_2 - I_1 \leq w$  pour w fixé, la valeur minimale de n requise est une variable aléatoire N. Comment prédire ce N?

**Exemple.** Pour  $X_i \sim \text{binomiale}(1, p)$ , avec n = 1000 on a obtenu  $\bar{X}_n = 0.882$ ,  $S_n^2 \approx 0.1042$ , et l'IC à 95% était  $[I_1, I_2] = [0.862, 0.902]$ .

La demi-largeur de cet IC est de 0.020.

Combien de répétitions additionnelles faut-il pour réduire la demi-largeur à 0.005?

On veut  $1.96S_n/\sqrt{n} \le 0.005$ .

Pour un IC de niveau  $1-\alpha$ , si on fixe n, la largeur  $I_2-I_1$  est aléatoire.

Si on veut  $I_2 - I_1 \leq w$  pour w fixé, la valeur minimale de n requise est une variable aléatoire N. Comment prédire ce N?

**Exemple.** Pour  $X_i \sim \text{binomiale}(1, p)$ , avec n = 1000 on a obtenu  $\bar{X}_n = 0.882$ ,  $S_n^2 \approx 0.1042$ , et l'IC à 95% était  $[I_1, I_2] = [0.862, 0.902]$ .

La demi-largeur de cet IC est de 0.020.

Combien de répétitions additionnelles faut-il pour réduire la demi-largeur à 0.005?

On veut  $1.96S_n/\sqrt{n} \le 0.005$ .

En supposant que  $S_n$  ne changera pas significativement, cela donne  $n \ge (1.96 \times S_n/0.005)^2 \approx 16011.8$ .

# **Estimation Séquentielle**

Pour un IC de niveau  $1-\alpha$ , si on fixe n, la largeur  $I_2-I_1$  est aléatoire.

Si on veut  $I_2 - I_1 \leq w$  pour w fixé, la valeur minimale de n requise est une variable aléatoire N. Comment prédire ce N?

**Exemple.** Pour  $X_i \sim \text{binomiale}(1, p)$ , avec n = 1000 on a obtenu  $\bar{X}_n = 0.882$ ,  $S_n^2 \approx 0.1042$ , et l'IC à 95% était  $[I_1, I_2] = [0.862, 0.902]$ .

La demi-largeur de cet IC est de 0.020.

Combien de répétitions additionnelles faut-il pour réduire la demi-largeur à 0.005?

On veut  $1.96S_n/\sqrt{n} \le 0.005$ .

En supposant que  $S_n$  ne changera pas significativement, cela donne  $n \ge (1.96 \times S_n/0.005)^2 \approx 16011.8$ .

Recommandation: faire 15012 répétitions additionnelles.

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S^2_{n_0}$ ;

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S^2_{n_0}$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w/2 \}.$$

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S^2_{n_0}$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \left\{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w / 2 \right\}.$$

On fera  $\max(0, \hat{N}^* - n_0)$  répétitions additionnelles.

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S_{n_0}^2$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \left\{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w / 2 \right\}.$$

On fera  $\max(0, \hat{N}^* - n_0)$  répétitions additionnelles.

Bien sûr, il se peut que ce soit insuffisant, ou trop.

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S^2_{n_0}$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \left\{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w / 2 \right\}.$$

On fera  $\max(0, \hat{N}^* - n_0)$  répétitions additionnelles.

Bien sûr, il se peut que ce soit insuffisant, ou trop.

#### Estimation séquentielle:

Après  $n_0$  répét., recalculer  $S_n^2$  et la demi-largeur pour chaque n. On s'arrête dès que  $I_2-I_1\leq w$ .

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S^2_{n_0}$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \left\{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w / 2 \right\}.$$

On fera  $\max(0, \hat{N}^* - n_0)$  répétitions additionnelles.

Bien sûr, il se peut que ce soit insuffisant, ou trop.

#### Estimation séquentielle:

Après  $n_0$  répét., recalculer  $S_n^2$  et la demi-largeur pour chaque n. On s'arrête dès que  $I_2 - I_1 \leq w$ .

Cette procédure est biaisée, car on tend à s'arrêter à un N où  $S_N^2$  sous-estime la variance.

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S_{n_0}^2$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \left\{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w / 2 \right\}.$$

On fera  $\max(0, \hat{N}^* - n_0)$  répétitions additionnelles.

Bien sûr, il se peut que ce soit insuffisant, ou trop.

#### Estimation séquentielle:

Après  $n_0$  répét., recalculer  $S_n^2$  et la demi-largeur pour chaque n.

On s'arrête dès que  $I_2 - I_1 \leq w$ .

Cette procédure est biaisée, car on tend à s'arrêter à un N où  $S_N^2$  sous-estime la variance.

Mais lorsque  $w \to 0$ , le bias disparait,

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S^2_{n_0}$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \left\{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w / 2 \right\}.$$

On fera  $\max(0, \hat{N}^* - n_0)$  répétitions additionnelles.

Bien sûr, il se peut que ce soit insuffisant, ou trop.

#### Estimation séquentielle:

Après  $n_0$  répét., recalculer  $S_n^2$  et la demi-largeur pour chaque n. On s'arrête dès que  $I_2 - I_1 \leq w$ .

Cette procédure est biaisée, car on tend à s'arrêter à un N où  $S_N^2$  sous-estime la variance.

Mais lorsque  $w \to 0$ , le bias disparait,  $N/n^* \to 1$  a.p.1 où  $n^*$  est la valeur optimale de N si on connaissait  $\sigma^2$ ,

Procédure à deux étapes, pour la loi de Student (ou normale): Faire  $n_0$  répétitions et calculer  $S^2_{n_0}$ ; La prédiction du n requis est

$$\hat{N}^* = \min \left\{ n \ge n_0 \mid (t_{n-1,1-\alpha/2}) S_{n_0} / \sqrt{n} \le w / 2 \right\}.$$

On fera  $\max(0, \hat{N}^* - n_0)$  répétitions additionnelles.

Bien sûr, il se peut que ce soit insuffisant, ou trop.

#### Estimation séquentielle:

Après  $n_0$  répét., recalculer  $S_n^2$  et la demi-largeur pour chaque n. On s'arrête dès que  $I_2 - I_1 \leq w$ .

Cette procédure est biaisée, car on tend à s'arrêter à un N où  $S_N^2$  sous-estime la variance.

Mais lorsque  $w\to 0$ , le bias disparait,  $N/n^*\to 1$  a.p.1 où  $n^*$  est la valeur optimale de N si on connaissait  $\sigma^2$ , et  $\mathbb{P}[|\bar{X}_N-\mu|\leq w/2]\to 1-\alpha$ .

On veut estimer un vecteur de d espérances,  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$ .

On veut estimer un vecteur de d espérances,  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$ . Si on calcule des IC  $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_d$  tels que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha$ , alors la probabilité de couverture simultanée est

$$1 - \alpha' = \mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j \text{ pour tout } j] \neq 1 - \alpha.$$

On veut estimer un vecteur de d espérances,  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$ . Si on calcule des IC  $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_d$  tels que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha$ , alors la probabilité de couverture simultanée est

$$1 - \alpha' = \mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j \text{ pour tout } j] \neq 1 - \alpha.$$

Quand les  $\mathcal{I}_i$  sont dépendants, on ne connait pas  $\alpha'$ .

On veut estimer un vecteur de d espérances,  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$ . Si on calcule des IC  $\mathcal{I}_1, \dots, \mathcal{I}_d$  tels que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha$ , alors la probabilité de couverture simultanée est

$$1 - \alpha' = \mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j \text{ pour tout } j] \neq 1 - \alpha.$$

Quand les  $\mathcal{I}_j$  sont dépendants, on ne connait pas  $\alpha'$ .

Quoi faire si on veut une région de confiance  $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}^d$  telle que  $\mathbb{P}[\boldsymbol{\mu} \in \mathcal{I}] \geq 1 - \alpha$ ?

Pour chaque j, on définit  $\mathcal{I}_j$  tel que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha_j$ .

Pour chaque j, on définit  $\mathcal{I}_j$  tel que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha_j$ . Soit

$$\mathcal{I} = \{(\mu_1, \dots, \mu_d) \mid \mu_1 \in \mathcal{I}_1, \dots, \mu_d \in \mathcal{I}_d\}$$

(boîte rectangulaire)

Pour chaque j, on définit  $\mathcal{I}_j$  tel que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha_j$ . Soit

$$\mathcal{I} = \{(\mu_1, \dots, \mu_d) \mid \mu_1 \in \mathcal{I}_1, \dots, \mu_d \in \mathcal{I}_d\}$$

(boîte rectangulaire) et  $\alpha = \sum_{j=1}^{d} \alpha_j < 1$ .

Pour chaque j, on définit  $\mathcal{I}_j$  tel que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha_j$ . Soit

$$\mathcal{I} = \{(\mu_1, \dots, \mu_d) \mid \mu_1 \in \mathcal{I}_1, \dots, \mu_d \in \mathcal{I}_d\}$$

(boîte rectangulaire) et  $\alpha = \sum_{j=1}^{d} \alpha_j < 1$ . Alors

$$\mathbb{P}[\boldsymbol{\mu} \in \mathcal{I}] = \mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j \text{ pour tout } j]$$

$$= 1 - \mathbb{P}[\mu_j \not\in \mathcal{I}_j \text{ pour un } j]$$

$$\geq 1 - \sum_{j=1}^d \mathbb{P}[\mu_j \not\in \mathcal{I}_j]$$

$$\geq 1 - \sum_{j=1}^d \alpha_j = 1 - \alpha.$$

Pour chaque j, on définit  $\mathcal{I}_j$  tel que  $\mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j] = 1 - \alpha_j$ . Soit

$$\mathcal{I} = \{(\mu_1, \dots, \mu_d) \mid \mu_1 \in \mathcal{I}_1, \dots, \mu_d \in \mathcal{I}_d\}$$

(boîte rectangulaire) et  $\alpha = \sum_{j=1}^{d} \alpha_j < 1$ . Alors

$$\mathbb{P}[oldsymbol{\mu} \in \mathcal{I}] = \mathbb{P}[\mu_j \in \mathcal{I}_j \text{ pour tout } j]$$
 $= 1 - \mathbb{P}[\mu_j \not\in \mathcal{I}_j \text{ pour un } j]$ 
 $\geq 1 - \sum_{j=1}^d \mathbb{P}[\mu_j \not\in \mathcal{I}_j]$ 
 $\geq 1 - \sum_{j=1}^d \alpha_j = 1 - \alpha.$ 

Un peu trop conservateur lorsque d est grand.

#### Ellipsoïde de confiance. Cas de la loi normale.

Soit  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^{\mathsf{t}} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  et  $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$  des copies i.i.d. de  $\mathbf{X}$ . On estime  $\boldsymbol{\mu}$  et  $\boldsymbol{\Sigma}$  par

$$\bar{\mathbf{X}}_{n} = (\bar{X}_{n1}, \dots, \bar{X}_{nd})^{\mathsf{t}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_{i},$$

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{n} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{X}_{i} - \bar{\mathbf{X}}_{n}) (\mathbf{X}_{i} - \bar{\mathbf{X}}_{n})^{\mathsf{t}}$$

(moyenne et matrice de covariance empiriques).

#### Ellipsoïde de confiance. Cas de la loi normale.

Soit  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^{\mathsf{t}} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  et  $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$  des copies i.i.d. de  $\mathbf{X}$ . On estime  $\boldsymbol{\mu}$  et  $\boldsymbol{\Sigma}$  par

$$\bar{\mathbf{X}}_{n} = (\bar{X}_{n1}, \dots, \bar{X}_{nd})^{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_{i},$$

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{n} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{X}_{i} - \bar{\mathbf{X}}_{n}) (\mathbf{X}_{i} - \bar{\mathbf{X}}_{n})^{t}$$

(moyenne et matrice de covariance empiriques). Dans ce cas,

$$\frac{n(n-d)}{(n-1)d}(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{t}} \hat{\boldsymbol{\Sigma}_n}^{-1}(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu}) \sim F_{d,n-d}$$

#### Ellipsoïde de confiance. Cas de la loi normale.

Soit  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^{\mathsf{t}} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  et  $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$  des copies i.i.d. de  $\mathbf{X}$ . On estime  $\boldsymbol{\mu}$  et  $\boldsymbol{\Sigma}$  par

$$\bar{\mathbf{X}}_{n} = (\bar{X}_{n1}, \dots, \bar{X}_{nd})^{\mathsf{t}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{X}_{i},$$

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_{n} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{X}_{i} - \bar{\mathbf{X}}_{n}) (\mathbf{X}_{i} - \bar{\mathbf{X}}_{n})^{t}$$

(moyenne et matrice de covariance empiriques). Dans ce cas,

$$\frac{n(n-d)}{(n-1)d}(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{t}} \hat{\mathbf{\Sigma}_n}^{-1}(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu}) \sim F_{d,n-d}$$

On cherche f tel que  $\mathbb{P}[F_{d,n-d} > f] = \alpha$ , et la region où la forme quadratique est  $\leq f$  est une région de confiance à  $(1-\alpha)\%$ . C'est une ellipsoïde centrée à  $\bar{\mathbf{X}}_n$ .

### Ellipsoïde de confiance. Cas général.

Quand  $n \to \infty$ ,

$$n(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{t}} \hat{\mathbf{\Sigma}}_n^{-1} (\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow \chi^2(d).$$

Ellipsoide de niveau de confiance  $1-\alpha$  pour  $\mu$  quand n est grand:

$$\{\boldsymbol{\mu}: n(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{t}} \hat{\mathbf{\Sigma}_n}^{-1} (\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu}) \leq x\},$$

où x est tel que  $\mathbb{P}[X \geq x] = \alpha$  si  $X \sim \chi^2(d)$ .

On veut un intervalle de confiance pour  $g(\mu)$  où  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et g est continue mais potentiellement non linéaire.

On veut un intervalle de confiance pour  $g(\mu)$  où  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et g est continue mais potentiellement non linéaire.

Cas déterministe: si  $\mathbf{Y_n} = (Y_{1n}, \dots, Y_{dn}) \to \boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et si  $\boldsymbol{g} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$  est continue, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$ .

Cas aléatoire: si  $\mathbf{Y}_n \to \boldsymbol{\mu}$  a.p.1, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$  a.p.1.

On veut un intervalle de confiance pour  $g(\mu)$  où  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et g est continue mais potentiellement non linéaire.

Cas déterministe: si  $\mathbf{Y}_n = (Y_{1n}, \dots, Y_{dn}) \to \boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et si  $\boldsymbol{g} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$  est continue, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$ .

Cas aléatoire: si  $\mathbf{Y}_n \to \boldsymbol{\mu}$  a.p.1, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$  a.p.1.

Si  $\mathbf{Y}_n$  est une moyenne de n vecteurs, on sait que  $\sqrt{n}(\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_y)$ .

On veut un intervalle de confiance pour  $g(\mu)$  où  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et g est continue mais potentiellement non linéaire.

Cas déterministe: si  $\mathbf{Y}_n = (Y_{1n}, \dots, Y_{dn}) \to \boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et si  $\boldsymbol{g} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$  est continue, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$ .

Cas aléatoire: si  $\mathbf{Y}_n \to \boldsymbol{\mu}$  a.p.1, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$  a.p.1.

Si  $\mathbf{Y}_n$  est une moyenne de n vecteurs, on sait que  $\sqrt{n}(\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_y)$ .

Plus généralement, si les  $\mathbf{Y}_n$  sont des vecteurs aléatoires et si  $r(n)(\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow \mathbf{Y}$ , alors  $r(n)(g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu})) \Rightarrow ?$ 

On veut un intervalle de confiance pour  $g(\mu)$  où  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et g est continue mais potentiellement non linéaire.

Cas déterministe: si  $\mathbf{Y}_n = (Y_{1n}, \dots, Y_{dn}) \to \boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_d)$  et si  $\boldsymbol{g} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$  est continue, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$ .

Cas aléatoire: si  $\mathbf{Y}_n \to \boldsymbol{\mu}$  a.p.1, alors  $g(\mathbf{Y}_n) \to g(\boldsymbol{\mu})$  a.p.1.

Si  $\mathbf{Y}_n$  est une moyenne de n vecteurs, on sait que  $\sqrt{n}(\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_y)$ .

Plus généralement, si les  $\mathbf{Y}_n$  sont des vecteurs aléatoires et si  $r(n)(\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow \mathbf{Y}$ , alors  $r(n)(g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu})) \Rightarrow ?$ 

Idée: approximer par le premier terme d'une série de Taylor:

$$g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu}) = (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^{\mathsf{t}} (\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) + o \|\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}\|$$

quand  $n \to \infty$ . Si on multiplie par r(n) des deux cotés, on obtient:

Théorème delta. Soit  $g: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$  continûment differentiable dans un voisinage de  $\mu$ , et  $\nabla g$  son gradient. Si  $r(n)(\mathbf{Y}_n - \mu) \Rightarrow \mathbf{Y}$  quand  $n \to \infty$ , alors

$$r(n)(g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu})) \Rightarrow (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^{\mathsf{t}} \mathbf{Y} \quad \text{quand } n \to \infty.$$

**Théorème delta**. Soit  $g: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$  continûment differentiable dans un voisinage de  $\mu$ , et  $\nabla g$  son gradient. Si  $r(n)(\mathbf{Y}_n - \mu) \Rightarrow \mathbf{Y}$  quand  $n \to \infty$ , alors

$$r(n)(g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu})) \Rightarrow (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^{\mathsf{t}} \mathbf{Y} \quad \text{quand } n \to \infty.$$

Corollaire. Si  $\sqrt{n}(\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_y)$  quand  $n \to \infty$ , alors on a le TLC:

$$\frac{\sqrt{n}(g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu}))}{\sigma_g} \Rightarrow N(0,1) \quad \text{ quand } n \to \infty,$$

où  $\sigma_g^2 = (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^t \boldsymbol{\Sigma}_y \nabla g(\boldsymbol{\mu}) = \operatorname{Var}[(\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^t \mathbf{Y}].$ 

**Théorème delta**. Soit  $g: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$  continûment differentiable dans un voisinage de  $\mu$ , et  $\nabla g$  son gradient. Si  $r(n)(\mathbf{Y}_n - \mu) \Rightarrow \mathbf{Y}$  quand  $n \to \infty$ , alors

$$r(n)(g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu})) \Rightarrow (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^{\mathsf{t}} \mathbf{Y}$$
 quand  $n \to \infty$ .

Corollaire. Si  $\sqrt{n}(\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) \Rightarrow N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_y)$  quand  $n \to \infty$ , alors on a le TLC:

$$\frac{\sqrt{n}(g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu}))}{\sigma_g} \Rightarrow N(0,1) \quad \text{ quand } n \to \infty,$$

où  $\sigma_g^2 = (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^t \boldsymbol{\Sigma}_y \nabla g(\boldsymbol{\mu}) = \operatorname{Var}[(\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^t \mathbf{Y}].$ 

#### Exemples:

- (a)  $g(\mu) = \ln \mu$  où  $\mu = \mu_1 > 0$ ;
- (b)  $g(\mu_1, \mu_2) = \mu_2/\mu_1$ ;
- (c)  $Var[X] = g(\mu_1, \mu_2) = \mu_2 \mu_1^2$  avec  $\mu_k = \mathbb{E}[X^k]$ ,
- (d)  $Cov[X, Y] = g(\mu_1, \mu_3, \mu_3)$  avec  $\mu_1 = \mathbb{E}[X]$ ,  $\mu_2 = \mathbb{E}[Y]$ ,  $\mu_3 = \mathbb{E}[XY]$ .

Soit  $g(\mu) = \ln \mu$  où  $\mu = \mu_1 > 0$ ;

On a  $Y_1, \ldots, Y_n$  i.i.d.,  $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$ .

On sait calculer un IC à 95% pour  $\mu$ , disons  $[I_1, I_2]$ .

Alors  $[\ln(I_1), \ln(I_2)]$  est un IC à 95% pour  $\ln(\mu)$ .

Soit  $g(\mu) = \ln \mu$  où  $\mu = \mu_1 > 0$ ;

On a  $Y_1, \ldots, Y_n$  i.i.d.,  $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$ .

On sait calculer un IC à 95% pour  $\mu$ , disons  $[I_1, I_2]$ .

Alors  $[\ln(I_1), \ln(I_2)]$  est un IC à 95% pour  $\ln(\mu)$ .

Ce raisonnement tient en général si on remplace  $\ln$  par une fonction monotone g.

Soit  $g(\mu) = \ln \mu$  où  $\mu = \mu_1 > 0$ ;

On a  $Y_1, \ldots, Y_n$  i.i.d.,  $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$ .

On sait calculer un IC à 95% pour  $\mu$ , disons  $[I_1, I_2]$ .

Alors  $[\ln(I_1), \ln(I_2)]$  est un IC à 95% pour  $\ln(\mu)$ .

Ce raisonnement tient en général si on remplace  $\ln$  par une fonction monotone g.

Par contre,  $\mathbb{E}[\ln(\bar{Y}_n)] < \ln \mathbb{E}[\bar{Y}_n] = \ln(\mu)$  (inégalité de Jensen). En général,  $\mathbb{E}[g(\bar{Y}_n)] \neq g(\mu)$ .

Soit  $g(\mu) = \ln \mu$  où  $\mu = \mu_1 > 0$ ;

On a  $Y_1, \ldots, Y_n$  i.i.d.,  $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$ .

On sait calculer un IC à 95% pour  $\mu$ , disons  $[I_1, I_2]$ .

Alors  $[\ln(I_1), \ln(I_2)]$  est un IC à 95% pour  $\ln(\mu)$ .

Ce raisonnement tient en général si on remplace  $\ln$  par une fonction monotone g.

Par contre,  $\mathbb{E}[\ln(\bar{Y}_n)] < \ln \mathbb{E}[\bar{Y}_n] = \ln(\mu)$  (inégalité de Jensen). En général,  $\mathbb{E}[g(\bar{Y}_n)] \neq g(\mu)$ .

Si on applique le théorème delta pour  $g(\mu)=\ln \mu$ :  $\nabla g(\mu)=\partial \ln \mu/\partial \mu=1/\mu$ . Si  $\sqrt{n}(\bar{Y}_n-\mu)/S_n\Rightarrow N(0,1)$ , alors

$$\sqrt{n}(\ln(\bar{Y}_n) - \ln \mu)\bar{Y}_n/S_n \Rightarrow \sqrt{n}(\ln(\bar{Y}_n) - \ln \mu)/\sigma_g \Rightarrow N(0, 1)$$

où  $\sigma_q^2 = \mathrm{Var}[Y_i]/\mu^2 \approx S_n^2/\bar{Y}_n^2$ . L'IC devient:

$$[\ln(\bar{Y}_n) \pm \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)S_n/(\bar{Y}_n\sqrt{n})].$$

Il diffère de l'IC précédent. Exercice: comparer les deux numériquement.

#### Terme de second ordre.

En principe, on peut ajouter un terme à la série de Taylor, si g est deux fois continûment différentiable:

$$g(\mathbf{Y}_n) - g(\boldsymbol{\mu}) = (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^{\mathsf{t}} (\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) + (\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{t}} \mathbf{H}(\boldsymbol{\mu}) (\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}) / 2 + o(\|\mathbf{Y}_n - \boldsymbol{\mu}\|^2),$$

où  $\mathbf{H}$  est la matrice Hessienne de g à  $\boldsymbol{\mu}$ . Si on dispose d'un bon estimateur du terme additionnel, on peut le soustraire pour réduire le biais.

Par exemple, si  $\mathbf{Y}_n = \bar{\mathbf{X}}_n$ , la moyenne de n v.a. i.i.d.  $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ , le terme de correction est

$$\frac{(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{t}} \mathbf{H}(\boldsymbol{\mu})(\bar{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu})}{2} = \frac{1}{2n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\mathbf{X}_i - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{t}} \mathbf{H}(\boldsymbol{\mu})(\mathbf{X}_j - \boldsymbol{\mu}).$$

Puisque  $\mathbb{E}[(\mathbf{X}_i - \boldsymbol{\mu})^t \mathbf{H}(\boldsymbol{\mu})(\mathbf{X}_j - \boldsymbol{\mu})] = 0$  pour  $i \neq j$ , on peut estimer le terme de correction par

$$\frac{1}{2n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}}_n)^{\mathsf{t}} \mathbf{H}(\bar{\mathbf{X}}_n) (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}}_n).$$

Cela donne l'estimateur de  $g(\mu)$  avec biais réduit:

$$g(\boldsymbol{\mu}) \approx g(\bar{\mathbf{X}}_n) - \frac{1}{2n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}}_n)^{\mathsf{t}} \mathbf{H}(\bar{\mathbf{X}}_n) (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}}_n).$$

Moins de bias pour n grand, mais pourrait avoir un plus grand MSE si la variance du terme de correction est grande.

Exige aussi le calcul du Hessien, qui peut être difficile surtout si d>1. Ne change pas le TLC, car le terme de correction converge en  $\mathcal{O}(1/n)$  alors que l'erreur converge en  $\mathcal{O}(1/\sqrt{n})$ . Donc la correction est potentiellement utile seulement si n n'est pas très grand.

Cela donne l'estimateur de  $g(\mu)$  avec biais réduit:

$$g(\boldsymbol{\mu}) \approx g(\bar{\mathbf{X}}_n) - \frac{1}{2n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}}_n)^{\mathsf{t}} \mathbf{H}(\bar{\mathbf{X}}_n) (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}}_n).$$

Moins de bias pour n grand, mais pourrait avoir un plus grand MSE si la variance du terme de correction est grande.

Exige aussi le calcul du Hessien, qui peut être difficile surtout si d>1. Ne change pas le TLC, car le terme de correction converge en  $\mathcal{O}(1/n)$  alors que l'erreur converge en  $\mathcal{O}(1/\sqrt{n})$ . Donc la correction est potentiellement utile seulement si n n'est pas très grand.

**Exemple**:  $g(\mu) = \ln \mu$ :  $g''(\mu) = -1/\mu^2$  et l'estimateur corrigé devient

$$\ln(\bar{Y}_n) + \frac{1}{2n(n-1)(\bar{Y}_n)^2} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y}_n)^2 = \ln(\bar{Y}_n) + \frac{1}{2n(n-1)} \sum_{j=1}^n (Y_j / \bar{Y}_n - 1)^2.$$



Soient  $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$  des copies i.i.d. de (X, Y) et supposons que l'on estime  $\nu = \mathbb{E}[X]/\mathbb{E}[Y]$  par

$$\hat{\nu}_n = \frac{\bar{X}_n}{\bar{Y}_n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n Y_i}.$$

Soient  $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$  des copies i.i.d. de (X, Y) et supposons que l'on estime  $\nu = \mathbb{E}[X]/\mathbb{E}[Y]$  par

$$\hat{\nu}_n = \frac{\bar{X}_n}{\bar{Y}_n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n Y_i}.$$

Cet estimateur est biaisé mais fortement consistant.

Soient  $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$  des copies i.i.d. de (X, Y) et supposons que l'on estime  $\nu = \mathbb{E}[X]/\mathbb{E}[Y]$  par

$$\hat{\nu}_n = \frac{\bar{X}_n}{\bar{Y}_n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n Y_i}.$$

Cet estimateur est biaisé mais fortement consistant.

Posons  $\mu_1 = \mathbb{E}[X]$ ,  $\mu_2 = \mathbb{E}[Y]$ ,  $g(\mu_1, \mu_2) = \mu_1/\mu_2$ ,  $\sigma_1^2 = \text{Var}[X]$ ,  $\sigma_2^2 = \text{Var}[Y]$ , et  $\sigma_{12} = \text{Cov}[X, Y]$ .

Soient  $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$  des copies i.i.d. de (X, Y) et supposons que l'on estime  $\nu = \mathbb{E}[X]/\mathbb{E}[Y]$  par

$$\hat{\nu}_{n} = \frac{\bar{X}_{n}}{\bar{Y}_{n}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_{i}}{\sum_{i=1}^{n} Y_{i}}.$$

Cet estimateur est biaisé mais fortement consistant.

Posons  $\mu_1 = \mathbb{E}[X]$ ,  $\mu_2 = \mathbb{E}[Y]$ ,  $g(\mu_1, \mu_2) = \mu_1/\mu_2$ ,  $\sigma_1^2 = \text{Var}[X]$ ,  $\sigma_2^2 = \text{Var}[Y]$ , et  $\sigma_{12} = \text{Cov}[X, Y]$ .

On suppose que ces quantités sont finies et que  $\mu_2 \neq 0$ ,  $\sigma_1^2 > 0$ , et  $\sigma_2^2 > 0$ .

Soient  $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$  des copies i.i.d. de (X, Y) et supposons que l'on estime  $\nu = \mathbb{E}[X]/\mathbb{E}[Y]$  par

$$\hat{\nu}_n = \frac{\bar{X}_n}{\bar{Y}_n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n Y_i}.$$

Cet estimateur est biaisé mais fortement consistant.

Posons  $\mu_1 = \mathbb{E}[X]$ ,  $\mu_2 = \mathbb{E}[Y]$ ,  $g(\mu_1, \mu_2) = \mu_1/\mu_2$ ,  $\sigma_1^2 = \text{Var}[X]$ ,  $\sigma_2^2 = \text{Var}[Y]$ , et  $\sigma_{12} = \text{Cov}[X, Y]$ .

On suppose que ces quantités sont finies et que  $\mu_2 \neq 0$ ,  $\sigma_1^2 > 0$ , et  $\sigma_2^2 > 0$ . Le gradient de g est  $\nabla g(\mu_1, \mu_2) = (1/\mu_2, -\mu_1/\mu_2^2)^{\text{t}}$ . Le TLC ordinaire nous dit que

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_1, \bar{Y}_n - \mu_2)^{\mathsf{t}} \Rightarrow (W_1, W_2)^{\mathsf{t}} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma_y)$$

$$\Sigma_y = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

Le TLC ordinaire nous dit que

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu_1, \bar{Y}_n - \mu_2)^{\mathsf{t}} \Rightarrow (W_1, W_2)^{\mathsf{t}} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma_y)$$

οù

$$\Sigma_y = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

Puis, par the théorème delta (ou son corollaire),

$$\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu) \Rightarrow (W_1, W_2) \cdot \nabla g(\mu_1, \mu_2) = W_1/\mu_2 - W_2\mu_1/\mu_2^2 \sim N(0, \sigma_q^2)$$

$$\sigma_g^2 = (\nabla g(\boldsymbol{\mu}))^{\mathsf{t}} \boldsymbol{\Sigma}_y \nabla g(\boldsymbol{\mu}) 
= (1/\mu_2, -\mu_1/\mu_2^2) \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\mu_2 \\ -\mu_1/\mu_2^2 \end{pmatrix} 
= \sigma_1^2/\mu_2^2 + \sigma_2^2 \mu_1^2/\mu_2^4 - 2\sigma_{12}\mu_1/\mu_2^3 
= (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 \nu^2 - 2\sigma_{12}\nu)/\mu_2^2.$$

$$\sigma_g^2 = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 \nu^2 - 2\sigma_{12} \nu}{\mu_2^2}.$$

On peut calculer un IC en utilisant ce dernier TLC si on dispose d'un bon estimateur de  $\sigma_q^2$ . Un candidat évident est:

$$\hat{\sigma}_{g,n}^2 = \frac{\hat{\sigma}_1^2 + \hat{\sigma}_2^2 \hat{\nu}_n^2 - 2\hat{\sigma}_{12}\hat{\nu}_n}{(\bar{Y}_n)^2},$$

$$\hat{\sigma}_{1}^{2} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^{n} (X_{j} - \bar{X}_{n})^{2},$$

$$\hat{\sigma}_{2}^{2} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^{n} (Y_{j} - \bar{Y}_{n})^{2},$$

$$\hat{\sigma}_{12}^{2} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^{n} (X_{j} - \bar{X}_{n})(Y_{j} - \bar{Y}_{n}).$$

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\hat{\sigma}_{g,n}} \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\sigma_g} \Rightarrow N(0,1) \qquad \text{ quand } n \to \infty.$$

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\hat{\sigma}_{g,n}} \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\sigma_g} \Rightarrow N(0,1) \qquad \text{ quand } n \to \infty.$$

L'IC classique pour  $\nu$  au niveau nominal  $1-\alpha$  est  $(\hat{\nu}_n-r,\,\hat{\nu}_n+r)$  où  $r=z_{1-\alpha/2}\,\hat{\sigma}_{g,n}/\sqrt{n}.$ 

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\hat{\sigma}_{g,n}} \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\sigma_g} \Rightarrow N(0,1) \qquad \text{ quand } n \to \infty.$$

L'IC classique pour  $\nu$  au niveau nominal  $1-\alpha$  est  $(\hat{\nu}_n-r,\,\hat{\nu}_n+r)$  où  $r=z_{1-\alpha/2}\,\hat{\sigma}_{g,n}/\sqrt{n}$ .

Son erreur de couverture est parfois grande lorsque n n'est pas très grand, ou lorsque la convergence vers N(0,1) est lente.

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\hat{\sigma}_{g,n}} \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(\hat{\nu}_n - \nu)}{\sigma_g} \Rightarrow N(0,1) \qquad \text{ quand } n \to \infty.$$

L'IC classique pour  $\nu$  au niveau nominal  $1-\alpha$  est  $(\hat{\nu}_n-r,\,\hat{\nu}_n+r)$  où  $r=z_{1-\alpha/2}\,\hat{\sigma}_{g,n}/\sqrt{n}$ .

Son erreur de couverture est parfois grande lorsque n n'est pas très grand, ou lorsque la convergence vers N(0,1) est lente.

Dans ce cas, on recommande d'utiliser le bootstrap-t non-paramétrique, en prenant  $\hat{\nu}_n$  et  $\hat{\sigma}_{q,n}^2$  comme estimateurs de la moyenne et de la variance.

$$\mathbf{Z}_j = X_j - \mu Y_j,$$

sont i.i.d. de moyenne 0 et variance

$$\sigma_z^2 = \operatorname{Var}[Z_j] = \operatorname{Var}[X_j] + \mu^2 \operatorname{Var}[Y_j] - 2\mu \operatorname{Cov}(X_j, Y_j).$$

$$\mathbf{Z}_{j} = X_{j} - \mu Y_{j},$$

sont i.i.d. de moyenne 0 et variance

$$\sigma_z^2 = \operatorname{Var}[Z_j] = \operatorname{Var}[X_j] + \mu^2 \operatorname{Var}[Y_j] - 2\mu \operatorname{Cov}(X_j, Y_j).$$

En appliquant le TLC aux  $Z_j$ , on obtient

$$\frac{\sqrt{n}\bar{Y}_n(\hat{\mu}_n-\mu)}{\sigma_z} = \frac{\sqrt{n}\bar{Z}_n}{\sigma_z} \Rightarrow N(0,1) \qquad \text{ quand } n\to\infty.$$

$$\mathbf{Z}_j = X_j - \mu Y_j,$$

sont i.i.d. de moyenne 0 et variance

$$\sigma_z^2 = \operatorname{Var}[Z_j] = \operatorname{Var}[X_j] + \mu^2 \operatorname{Var}[Y_j] - 2\mu \operatorname{Cov}(X_j, Y_j).$$

En appliquant le TLC aux  $Z_j$ , on obtient

$$\frac{\sqrt{n}\bar{Y}_n(\hat{\mu}_n-\mu)}{\sigma_z} = \frac{\sqrt{n}\bar{Z}_n}{\sigma_z} \Rightarrow N(0,1) \qquad \text{ quand } n\to\infty.$$

C'est équivalent, car  $\sigma_z/\bar{Y}_n \stackrel{\mathrm{p.s.}}{\to} \sigma_z/\mu_2 = \sigma_g$  quand  $n \to \infty$ .

$$\mathbf{Z}_j = X_j - \mu Y_j,$$

sont i.i.d. de moyenne 0 et variance

$$\sigma_z^2 = \operatorname{Var}[Z_j] = \operatorname{Var}[X_j] + \mu^2 \operatorname{Var}[Y_j] - 2\mu \operatorname{Cov}(X_j, Y_j).$$

En appliquant le TLC aux  $Z_j$ , on obtient

$$\frac{\sqrt{n}\bar{Y}_n(\hat{\mu}_n-\mu)}{\sigma_z} = \frac{\sqrt{n}\bar{Z}_n}{\sigma_z} \Rightarrow N(0,1) \qquad \text{ quand } n\to\infty.$$

C'est équivalent, car  $\sigma_z/\bar{Y}_n \stackrel{\mathrm{p.s.}}{\to} \sigma_z/\mu_2 = \sigma_g$  quand  $n \to \infty$ .

Remarque importante: on préfère  $Cov(X_j, Y_j) > 0$ !

On a  $n_1$  observations i.i.d.  $X_{11},\ldots,X_{1,n_1}$ , de moyenne  $\mu_1$ , et  $n_2$  observations i.i.d.  $X_{21},\ldots,X_{2,n_2}$ , de moyenne  $\mu_2$ .

On a  $n_1$  observations i.i.d.  $X_{11},\ldots,X_{1,n_1}$ , de moyenne  $\mu_1$ , et  $n_2$  observations i.i.d.  $X_{21},\ldots,X_{2,n_2}$ , de moyenne  $\mu_2$ . On veut un IC pour  $\mu_1-\mu_2$ .

On a  $n_1$  observations i.i.d.  $X_{11},\ldots,X_{1,n_1}$ , de moyenne  $\mu_1$ , et  $n_2$  observations i.i.d.  $X_{21},\ldots,X_{2,n_2}$ , de moyenne  $\mu_2$ .

On veut un IC pour  $\mu_1 - \mu_2$ .

Les deux méthodes suivantes supposent que les  $X_{ji}$  suivent la loi normale. (Pas toujours valide!)

On a  $n_1$  observations i.i.d.  $X_{11}, \ldots, X_{1,n_1}$ , de moyenne  $\mu_1$ , et  $n_2$  observations i.i.d.  $X_{21}, \ldots, X_{2,n_2}$ , de moyenne  $\mu_2$ .

On veut un IC pour  $\mu_1 - \mu_2$ .

Les deux méthodes suivantes supposent que les  $X_{ji}$  suivent la loi normale. (Pas toujours valide!)

Dans la seconde (Welch), les deux échantillons doivent être indépendants mais on peut avoir  $n_1 \neq n_2$ .

On a  $n_1$  observations i.i.d.  $X_{11}, \ldots, X_{1,n_1}$ , de moyenne  $\mu_1$ , et  $n_2$  observations i.i.d.  $X_{21}, \ldots, X_{2,n_2}$ , de moyenne  $\mu_2$ .

On veut un IC pour  $\mu_1 - \mu_2$ .

Les deux méthodes suivantes supposent que les  $X_{ji}$  suivent la loi normale. (Pas toujours valide!)

Dans la seconde (Welch), les deux échantillons doivent être indépendants mais on peut avoir  $n_1 \neq n_2$ .

Dans la première, il faut  $n_1 = n_2$  mais  $X_{1i}$  et  $X_{2i}$  peuvent être corrélés.

### Observations couplées.

Soit  $n_1 = n_2 = n$ . Posons  $Z_i = X_{1i} - X_{2i}$  pour  $1 \le i \le n$ ,

$$\bar{Z}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i,$$
 et  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2.$ 

### Observations couplées.

Soit  $n_1 = n_2 = n$ . Posons  $Z_i = X_{1i} - X_{2i}$  pour  $1 \le i \le n$ ,

$$\bar{Z}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i,$$
 et  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2.$ 

Puisque les  $Z_i$  sont i.i.d. normales,

$$\frac{\sqrt{n}[\bar{Z}_n - (\mu_1 - \mu_2)]}{S_n} \sim \text{Student}(n-1).$$

On utilise cela pour calculer l'IC.

### Observations couplées.

Soit  $n_1 = n_2 = n$ . Posons  $Z_i = X_{1i} - X_{2i}$  pour  $1 \le i \le n$ ,

$$\bar{Z}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i,$$
 et  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2.$ 

Puisque les  $Z_i$  sont i.i.d. normales,

$$\frac{\sqrt{n}[\bar{Z}_n - (\mu_1 - \mu_2)]}{S_n} \sim \text{Student}(n-1).$$

On utilise cela pour calculer l'IC.

Puisque

$$Var[Z_i] = Var[X_{1i}] + Var[X_{2i}] - 2Cov[X_{1i}, X_{2i}],$$

il est avantageux d'avoir  $Cov[X_{1i}, X_{2i}] > 0$ .

#### Méthode de Welch.

On suppose  $X_{1i}$  et  $X_{2i}$  indépendants. Soit

$$\bar{X}_{(k)} = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} X_{ki}$$
 et  $S_{(k)}^2 = \frac{1}{n_k - 1} \sum_{i=1}^{n_k} (X_{ki} - \bar{X}_{(k)})^2$ ,

pour k = 1, 2. Alors,

$$\frac{\bar{X}_{(1)} - \bar{X}_{(2)} - (\mu_1 - \mu_2)}{[S_{(1)}^2/n_1 + S_{(2)}^2/n_2]^{1/2}} \approx \text{Student}(\hat{\ell})$$

$$\hat{\ell} = \frac{[S_{(1)}^2/n_1 + S_{(2)}^2/n_2]^2}{[S_{(1)}^2/n_1]^2/(n_1 - 1) + [S_{(2)}^2/n_2]^2/(n_2 - 1)}.$$

Si X est de répartition F, le q-quantile de F est

$$\xi_q = F^{-1}(q) = \inf\{x : F(x) \ge q\}.$$

Si X est de répartition F, le q-quantile de F est

$$\xi_q = F^{-1}(q) = \inf\{x : F(x) \ge \frac{q}{q}\}.$$

Soit  $X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}$  un échantillon i.i.d. de X, trié, et  $\hat{F}_n$  la f.r. empirique.

Si X est de répartition F, le q-quantile de F est

$$\xi_q = F^{-1}(q) = \inf\{x : F(x) \ge q\}.$$

Soit  $X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}$  un échantillon i.i.d. de X, trié, et  $\hat{F}_n$  la f.r. empirique. Un estimateur simple de  $\xi_q$  est le quantile empirique

$$\hat{\xi}_{q,n} = \hat{F}_n^{-1}(q) = \inf\{x : \hat{F}_n(x) \ge q\} = X_{(\lceil nq \rceil)}.$$

Si X est de répartition F, le q-quantile de F est

$$\xi_{q} = F^{-1}(q) = \inf\{x : F(x) \ge q\}.$$

Soit  $X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}$  un échantillon i.i.d. de X, trié, et  $\hat{F}_n$  la f.r. empirique. Un estimateur simple de  $\xi_q$  est le quantile empirique

$$\hat{\xi}_{q,n} = \hat{F}_n^{-1}(q) = \inf\{x : \hat{F}_n(x) \ge q\} = X_{(\lceil nq \rceil)}.$$

#### Théorème.

- (i) Pour chaque  $q, \hat{\xi}_{q,n} \stackrel{\text{p.s.}}{\to} \xi_q$  quand  $n \to \infty$  (fortement consistant).
- (ii) Si X a une densité f > 0 et continue dans un voisinage de  $\xi_q$ , alors (TLC):

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\xi}_{q,n} - \xi_q) f(\xi_q)}{\sqrt{q(1-q)}} \Rightarrow N(0,1) \quad \text{ quand } n \to \infty.$$

Si X est de répartition F, le q-quantile de F est

$$\xi_{q} = F^{-1}(q) = \inf\{x : F(x) \ge q\}.$$

Soit  $X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}$  un échantillon i.i.d. de X, trié, et  $\hat{F}_n$  la f.r. empirique. Un estimateur simple de  $\xi_q$  est le quantile empirique

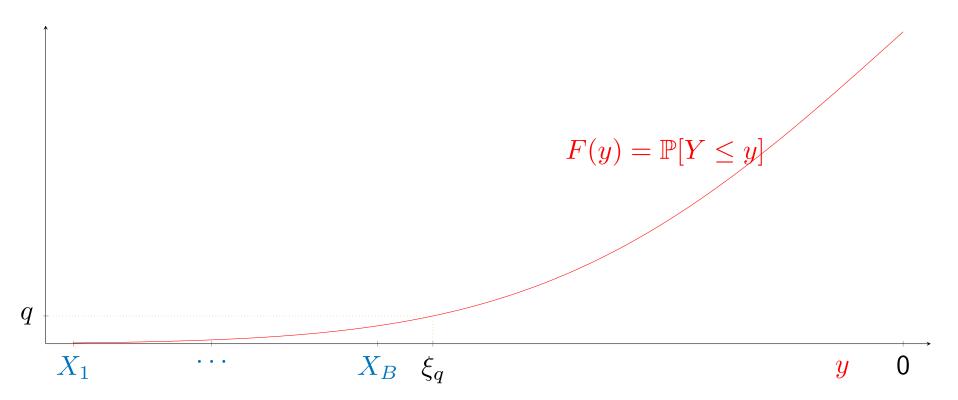
$$\hat{\xi}_{q,n} = \hat{F}_n^{-1}(q) = \inf\{x : \hat{F}_n(x) \ge q\} = X_{(\lceil nq \rceil)}.$$

#### Théorème.

- (i) Pour chaque  $q, \hat{\xi}_{q,n} \stackrel{\text{p.s.}}{\to} \xi_q$  quand  $n \to \infty$  (fortement consistant).
- (ii) Si X a une densité f > 0 et continue dans un voisinage de  $\xi_q$ , alors (TLC):

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\xi}_{q,n}-\xi_q)f(\xi_q)}{\sqrt{q(1-q)}} \Rightarrow N(0,1) \quad \text{ quand } n \to \infty.$$

Cela implique que  $\operatorname{Var}[\hat{\xi}_{q,n}] \approx \frac{q(1-q)}{nf^2(\xi_q)}$ .



Ce TLC indique: beaucoup de bruit (variance) si  $f(\xi_q)$  est petit. Pour l'utiliser pour IC, il faut estimer  $f(\xi_q)$ : difficile.

Ce TLC indique: beaucoup de bruit (variance) si  $f(\xi_q)$  est petit. Pour l'utiliser pour IC, il faut estimer  $f(\xi_q)$ : difficile.

Méthode non-asymptotique de calcul d'un IC pour  $\xi_q$ : Supposons que F est continue à  $\xi_q$ .

Ce TLC indique: beaucoup de bruit (variance) si  $f(\xi_q)$  est petit. Pour l'utiliser pour IC, il faut estimer  $f(\xi_q)$ : difficile.

Méthode non-asymptotique de calcul d'un IC pour  $\xi_q$ : Supposons que F est continue à  $\xi_q$ . Soit B le nombre d'observations  $X_{(i)}$  inférieures à  $\xi_q$ . Puisque  $\mathbb{P}[X < \xi_q] = q$ , B est binomiale(n,q).

Méthode non-asymptotique de calcul d'un IC pour  $\xi_q$ : Supposons que F est continue à  $\xi_q$ . Soit B le nombre d'observations  $X_{(i)}$  inférieures à  $\xi_q$ . Puisque  $\mathbb{P}[X < \xi_q] = q$ , B est binomiale(n,q). Si  $1 \le j < k \le n$ , on a

$$\mathbb{P}[X_{(j)} < \xi_q \le X_{(k)}] = \mathbb{P}[j \le B < k] = \sum_{i=j}^{k-1} \binom{n}{i} q^i (1-q)^{n-i}.$$

Méthode non-asymptotique de calcul d'un IC pour  $\xi_q$ : Supposons que F est continue à  $\xi_q$ . Soit B le nombre d'observations  $X_{(i)}$  inférieures à  $\xi_q$ . Puisque  $\mathbb{P}[X < \xi_q] = q$ , B est binomiale(n,q). Si  $1 \le j < k \le n$ , on a

$$\mathbb{P}[X_{(j)} < \xi_q \le X_{(k)}] = \mathbb{P}[j \le B < k] = \sum_{i=j}^{k-1} \binom{n}{i} q^i (1-q)^{n-i}.$$

On choisit j et k pour que cette somme soit  $\geq 1-\alpha$ . (Intervalle unilatéral ou bilatéral.)

Méthode non-asymptotique de calcul d'un IC pour  $\xi_q$ : Supposons que F est continue à  $\xi_q$ . Soit B le nombre d'observations  $X_{(i)}$  inférieures à  $\xi_q$ . Puisque  $\mathbb{P}[X < \xi_q] = q$ , B est binomiale(n,q). Si  $1 \le j < k \le n$ , on a

$$\mathbb{P}[X_{(j)} < \xi_q \le X_{(k)}] = \mathbb{P}[j \le B < k] = \sum_{i=j}^{k-1} \binom{n}{i} q^i (1-q)^{n-i}.$$

On choisit j et k pour que cette somme soit  $\geq 1 - \alpha$ . (Intervalle unilatéral ou bilatéral.)

Si n est grand et q pas trop proche de 0 ou 1, on peut approximer la loi binomiale par la loi normale:  $(B-nq)/\sqrt{nq(1-q)}\approx N(0,1)$ .

Méthode non-asymptotique de calcul d'un IC pour  $\xi_q$ : Supposons que F est continue à  $\xi_q$ . Soit B le nombre d'observations  $X_{(i)}$  inférieures à  $\xi_q$ . Puisque  $\mathbb{P}[X < \xi_q] = q$ , B est binomiale(n,q). Si  $1 \le j < k \le n$ , on a

$$\mathbb{P}[X_{(j)} < \xi_q \le X_{(k)}] = \mathbb{P}[j \le B < k] = \sum_{i=j}^{k-1} \binom{n}{i} q^i (1-q)^{n-i}.$$

On choisit j et k pour que cette somme soit  $\geq 1 - \alpha$ . (Intervalle unilatéral ou bilatéral.)

Si n est grand et q pas trop proche de 0 ou 1, on peut approximer la loi binomiale par la loi normale:  $(B-nq)/\sqrt{nq(1-q)}\approx N(0,1)$ . On obtient alors  $j=\lfloor nq+1-\delta \rfloor$  et  $k=\lfloor nq+1+\delta \rfloor$ , où  $\delta=\sqrt{nq(1-q)}\Phi^{-1}(1-\alpha/2)$ .

Méthode non-asymptotique de calcul d'un IC pour  $\xi_q$ : Supposons que F est continue à  $\xi_q$ . Soit B le nombre d'observations  $X_{(i)}$  inférieures à  $\xi_q$ . Puisque  $\mathbb{P}[X < \xi_q] = q$ , B est binomiale(n,q). Si  $1 \le j < k \le n$ , on a

$$\mathbb{P}[X_{(j)} < \xi_q \le X_{(k)}] = \mathbb{P}[j \le B < k] = \sum_{i=j}^{k-1} \binom{n}{i} q^i (1-q)^{n-i}.$$

On choisit j et k pour que cette somme soit  $\geq 1 - \alpha$ . (Intervalle unilatéral ou bilatéral.)

Si n est grand et q pas trop proche de 0 ou 1, on peut approximer la loi binomiale par la loi normale:  $(B-nq)/\sqrt{nq(1-q)}\approx N(0,1)$ . On obtient alors  $j=\lfloor nq+1-\delta \rfloor$  et  $k=\lfloor nq+1+\delta \rfloor$ , où  $\delta=\sqrt{nq(1-q)}\Phi^{-1}(1-\alpha/2)$ .

Pour améliorer l'estimateur, on peut remplacer  $\hat{F}_n$  par une fonction plus lisse (e.g., loi quasi-empirique, estimateur de densité par noyau, etc.).

Dans tous les cas, l'estimateur est quand même biaisé, mais on peut diminuer le MSE.

Pour améliorer l'estimateur, on peut remplacer  $\hat{F}_n$  par une fonction plus lisse (e.g., loi quasi-empirique, estimateur de densité par noyau, etc.).

Dans tous les cas, l'estimateur est quand même biaisé, mais on peut diminuer le MSE.

Exemple: Avramidis et Wilson (1998).

Soit L la perte nette de valeur d'un porte-feuille d'actifs pour une période de temps donnée [0,T].

La valeur à risque (VaR) (au temps 0) est la valeur de  $x_p$  telle que  $\mathbb{P}[L>x_p]=p$ . C'est le (1-p)-quantile de L.

Soit L la perte nette de valeur d'un porte-feuille d'actifs pour une période de temps donnée [0,T].

La valeur à risque (VaR) (au temps 0) est la valeur de  $x_p$  telle que  $\mathbb{P}[L>x_p]=p$ . C'est le (1-p)-quantile de L.

Valeurs courantes: p=0.01, T=2 semaines (banques), T= mois ou années (assurance, fonds de pension).

On peut critiquer l'utilisation de la VaR: donne une information très limitée. Par exemple si  $x_{0.01}=10^7$  dollars, que sait-on?

Soit L la perte nette de valeur d'un porte-feuille d'actifs pour une période de temps donnée [0,T].

La valeur à risque (VaR) (au temps 0) est la valeur de  $x_p$  telle que  $\mathbb{P}[L>x_p]=p$ . C'est le (1-p)-quantile de L.

Valeurs courantes: p=0.01, T=2 semaines (banques), T= mois ou années (assurance, fonds de pension).

On peut critiquer l'utilisation de la VaR: donne une information très limitée. Par exemple si  $x_{0.01}=10^7$  dollars, que sait-on?

Une mesure complémentaire est la valeur à risque conditionnelle (CVaR):

$$\mathbb{E}[L \mid L > x_p].$$

Soit L la perte nette de valeur d'un porte-feuille d'actifs pour une période de temps donnée [0,T].

La valeur à risque (VaR) (au temps 0) est la valeur de  $x_p$  telle que  $\mathbb{P}[L>x_p]=p$ . C'est le (1-p)-quantile de L.

Valeurs courantes: p = 0.01, T = 2 semaines (banques), T = mois ou années (assurance, fonds de pension).

On peut critiquer l'utilisation de la VaR: donne une information très limitée. Par exemple si  $x_{0.01}=10^7$  dollars, que sait-on?

Une mesure complémentaire est la valeur à risque conditionnelle (CVaR):

$$\mathbb{E}[L \mid L > x_p].$$

Modèles pour estimer la VaR: On doit modéliser l'évolution du prix des actifs (souvent plusieurs milliers, dépendants). Souvent: modèles à facteurs. On peut remplacer les actifs par des prêts, comptes à payer, etc.

Sauf dans les cas simples, on estime la VaR par simulation. Quand p est petit: "importance sampling".

Ce sont des techniques de simulation appliquées en statistique.

Ce sont des techniques de simulation appliquées en statistique. L'ídée est d'estimer la distribution (inconnue et quelconque) de l'estimateur en rééchantillonnant des échantillons de taille n en tirant avec remplacement dans l'échantillon de taille n original. Pour chaque échantillon, on calcule l'estimateur.

Ce sont des techniques de simulation appliquées en statistique. L'idée est d'estimer la distribution (inconnue et quelconque) de l'estimateur en rééchantillonnant des échantillons de taille n en tirant avec remplacement dans l'échantillon de taille n original. Pour chaque échantillon, on calcule l'estimateur.

#### Bootstrap non-paramétrique de base.

On a un échantillon i.i.d.  $X_1, \ldots, X_n$  d'une loi de f.r. F et un estimateur  $Y = Y_n = g(X_1, \ldots, X_n)$  d'une valeur réelle inconnue  $\theta$ .

Ce sont des techniques de simulation appliquées en statistique. L'ídée est d'estimer la distribution (inconnue et quelconque) de l'estimateur en

rééchantillonnant des échantillons de taille n en tirant avec remplacement dans l'échantillon de taille n original. Pour chaque échantillon, on calcule l'estimateur.

### Bootstrap non-paramétrique de base.

On a un échantillon i.i.d.  $X_1, \ldots, X_n$  d'une loi de f.r. F et un estimateur  $Y = Y_n = g(X_1, \ldots, X_n)$  d'une valeur réelle inconnue  $\theta$ .

Par exemple,  $Y_n = \bar{X}_n$  avec  $\theta = \mu$ , ou  $Y_n = S_n^2$  avec  $\theta = \sigma^2$ , etc.

Ce sont des techniques de simulation appliquées en statistique.

L'idée est d'estimer la distribution (inconnue et quelconque) de l'estimateur en rééchantillonnant des échantillons de taille n en tirant avec remplacement dans l'échantillon de taille n original. Pour chaque échantillon, on calcule l'estimateur.

#### Bootstrap non-paramétrique de base.

On a un échantillon i.i.d.  $X_1, \ldots, X_n$  d'une loi de f.r. F et un estimateur  $Y = Y_n = g(X_1, \ldots, X_n)$  d'une valeur réelle inconnue  $\theta$ .

Par exemple,  $Y_n = \bar{X}_n$  avec  $\theta = \mu$ , ou  $Y_n = S_n^2$  avec  $\theta = \sigma^2$ , etc.

On peut avoir  $\mathbb{E}[Y_n] \neq \theta$ .

Mais on suppose que g ne dépend pas de l'ordonnancement des  $X_i$ .

Ce sont des techniques de simulation appliquées en statistique.

L'idée est d'estimer la distribution (inconnue et quelconque) de l'estimateur en rééchantillonnant des échantillons de taille n en tirant avec remplacement dans l'échantillon de taille n original. Pour chaque échantillon, on calcule l'estimateur.

#### Bootstrap non-paramétrique de base.

On a un échantillon i.i.d.  $X_1, \ldots, X_n$  d'une loi de f.r. F et un estimateur  $Y = Y_n = g(X_1, \ldots, X_n)$  d'une valeur réelle inconnue  $\theta$ .

Par exemple,  $Y_n=\bar{X}_n$  avec  $\theta=\mu$ , ou  $Y_n=S_n^2$  avec  $\theta=\sigma^2$ , etc.

On peut avoir  $\mathbb{E}[Y_n] \neq \theta$ .

Mais on suppose que g ne dépend pas de l'ordonnancement des  $X_i$ .

Si on connaissait exactement la loi (fct de répartition) de  $Y_n$ , on pourrait calculer un IC exact pour  $\theta$ , comme suit.

Soit  $K_n(z) \equiv K_n(F,z) = \mathbb{P}[Y_n - \theta \leq z]$  pour  $z \in \mathbb{R}$ .

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ .

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet,  $\mathbb{P}[I_1 > \theta] = \mathbb{P}[Y_n - \theta > K_n^{-1}(1 - \alpha_1)]$ 

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où 
$$K_n^{-1}(q)$$
 est le  $q$ -quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet, 
$$\mathbb{P}[I_1 > \theta] = \mathbb{P}[Y_n - \theta > K_n^{-1}(1 - \alpha_1)] = 1 - K_n(K_n^{-1}(1 - \alpha_1))$$

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet,  $\mathbb{P}[I_1 > \theta] = \mathbb{P}[Y_n - \theta > K_n^{-1}(1 - \alpha_1)] = 1 - K_n(K_n^{-1}(1 - \alpha_1)) = \alpha_1.$ 

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet,  $\mathbb{P}[I_1>\theta]=\mathbb{P}[Y_n-\theta>K_n^{-1}(1-\alpha_1)]=1-K_n(K_n^{-1}(1-\alpha_1))=\alpha_1.$  De même,  $\mathbb{P}[I_2<\theta]=\alpha_2.$ 

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet,  $\mathbb{P}[I_1>\theta]=\mathbb{P}[Y_n-\theta>K_n^{-1}(1-\alpha_1)]=1-K_n(K_n^{-1}(1-\alpha_1))=\alpha_1.$  De même,  $\mathbb{P}[I_2<\theta]=\alpha_2.$ 

Mais habituellement on ne connait pas  $K_n(\cdot)$ .

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet,  $\mathbb{P}[I_1>\theta]=\mathbb{P}[Y_n-\theta>K_n^{-1}(1-\alpha_1)]=1-K_n(K_n^{-1}(1-\alpha_1))=\alpha_1.$  De même,  $\mathbb{P}[I_2<\theta]=\alpha_2.$ 

Mais habituellement on ne connait pas  $K_n(\cdot)$ .

Idée (force brute): on pourrait répéter l'expérience m fois et obtenir m copies i.i.d. de  $Y_n$  pour estimer sa distribution?

Si  $\mathbb{E}[Y_n] = \theta$ , on peut estimer en même temps  $\theta$ , et estimer ainsi la distribution de  $Y_n - \theta$ .

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet,  $\mathbb{P}[I_1>\theta]=\mathbb{P}[Y_n-\theta>K_n^{-1}(1-\alpha_1)]=1-K_n(K_n^{-1}(1-\alpha_1))=\alpha_1.$  De même,  $\mathbb{P}[I_2<\theta]=\alpha_2.$ 

Mais habituellement on ne connait pas  $K_n(\cdot)$ .

Idée (force brute): on pourrait répéter l'expérience m fois et obtenir m copies i.i.d. de  $Y_n$  pour estimer sa distribution?

Si  $\mathbb{E}[Y_n] = \theta$ , on peut estimer en même temps  $\theta$ , et estimer ainsi la distribution de  $Y_n - \theta$ .

Mais cela ferait mn simulations!

Trop coûteux. On va seulement "faire semblant" de répéter l'expérience m fois.

$$(I_1, I_2) = (Y_n - K_n^{-1}(1 - \alpha_1), Y_n - K_n^{-1}(\alpha_2)),$$

où  $K_n^{-1}(q)$  est le q-quantile de  $K_n(\cdot)$ . En effet,  $\mathbb{P}[I_1>\theta]=\mathbb{P}[Y_n-\theta>K_n^{-1}(1-\alpha_1)]=1-K_n(K_n^{-1}(1-\alpha_1))=\alpha_1.$  De même,  $\mathbb{P}[I_2<\theta]=\alpha_2.$ 

Mais habituellement on ne connait pas  $K_n(\cdot)$ .

Idée (force brute): on pourrait répéter l'expérience m fois et obtenir m copies i.i.d. de  $Y_n$  pour estimer sa distribution?

Si  $\mathbb{E}[Y_n] = \theta$ , on peut estimer en même temps  $\theta$ , et estimer ainsi la distribution de  $Y_n - \theta$ .

Mais cela ferait mn simulations!

Trop coûteux. On va seulement "faire semblant" de répéter l'expérience m fois.

Soient  $x_1, \ldots, x_n$  les réalisations de  $X_1, \ldots, X_n$  et  $y = g(x_1, \ldots, x_n)$ .

On va plutôt répéter m fois l'expérience en tirant les n valeurs de  $\hat{F}_n$  au lieu de F (moins coûteux).

Tirer  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  au hasard avec remplacement de  $\{x_1, \ldots, x_n\}$  et calculer  $Y^* = g(X_1^*, \ldots, X_n^*)$ .

On va plutôt répéter m fois l'expérience en tirant les n valeurs de  $\hat{F}_n$  au lieu de F (moins coûteux).

Tirer  $X_1^*,\ldots,X_n^*$  au hasard avec remplacement de  $\{x_1,\ldots,x_n\}$  et calculer  $Y^*=g(X_1^*,\ldots,X_n^*)$ .

Répéter m fois; on obtient  $Y_1^*, \ldots, Y_m^*$ , copies i.i.d. de  $Y^*$ .

On va plutôt répéter m fois l'expérience en tirant les n valeurs de  $\hat{F}_n$  au lieu de F (moins coûteux).

Tirer  $X_1^*,\ldots,X_n^*$  au hasard avec remplacement de  $\{x_1,\ldots,x_n\}$  et calculer  $Y^*=g(X_1^*,\ldots,X_n^*)$ .

Répéter m fois; on obtient  $Y_1^*, \ldots, Y_m^*$ , copies i.i.d. de  $Y^*$ .

Soit  $\hat{K}_{n,m}$  la f.r. empirique de  $Y_1^* - y, \dots, Y_m^* - y$ .

On va plutôt répéter m fois l'expérience en tirant les n valeurs de  $\hat{F}_n$  au lieu de F (moins coûteux).

Tirer  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  au hasard avec remplacement de  $\{x_1, \ldots, x_n\}$  et calculer  $Y^* = g(X_1^*, \ldots, X_n^*)$ .

Répéter m fois; on obtient  $Y_1^*, \ldots, Y_m^*$ , copies i.i.d. de  $Y^*$ .

Soit  $\hat{K}_{n,m}$  la f.r. empirique de  $Y_1^* - y, \dots, Y_m^* - y$ .

Pour  $m \to \infty$ , elle converge vers la f.r. de  $Y^* - y$ , qui est  $K_n(\hat{F}_n, \cdot)$ .

On va plutôt répéter m fois l'expérience en tirant les n valeurs de  $\hat{F}_n$  au lieu de F (moins coûteux).

Tirer  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  au hasard avec remplacement de  $\{x_1, \ldots, x_n\}$  et calculer  $Y^* = g(X_1^*, \ldots, X_n^*)$ .

Répéter m fois; on obtient  $Y_1^*, \ldots, Y_m^*$ , copies i.i.d. de  $Y^*$ .

Soit  $\hat{K}_{n,m}$  la f.r. empirique de  $Y_1^* - y, \dots, Y_m^* - y$ .

Pour  $m \to \infty$ , elle converge vers la f.r. de  $Y^* - y$ , qui est  $K_n(\hat{F}_n, \cdot)$ .

L'IC retourné est:

$$(y - \hat{K}_{n,m}^{-1}(1 - \alpha_1), \ y - \hat{K}_{n,m}^{-1}(\alpha_2)) = (2y - Y_{(\lceil m(1 - \alpha_1) \rceil)}^*, \ 2y - Y_{(\lceil m\alpha_2 \rceil)}^*).$$

Équivaut à remplacer F par  $\hat{F}_n$  puis à approximer  $K_n(\hat{F}_n,\cdot)$  par  $\hat{K}_{n,m}$ . Deux sources d'erreur.

On va plutôt répéter m fois l'expérience en tirant les n valeurs de  $\hat{F}_n$  au lieu de F (moins coûteux).

Tirer  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  au hasard avec remplacement de  $\{x_1, \ldots, x_n\}$  et calculer  $Y^* = g(X_1^*, \ldots, X_n^*)$ .

Répéter m fois; on obtient  $Y_1^*, \ldots, Y_m^*$ , copies i.i.d. de  $Y^*$ .

Soit  $\hat{K}_{n,m}$  la f.r. empirique de  $Y_1^* - y, \dots, Y_m^* - y$ .

Pour  $m \to \infty$ , elle converge vers la f.r. de  $Y^* - y$ , qui est  $K_n(\hat{F}_n, \cdot)$ .

L'IC retourné est:

$$(y - \hat{K}_{n,m}^{-1}(1 - \alpha_1), \ y - \hat{K}_{n,m}^{-1}(\alpha_2)) = (2y - Y_{(\lceil m(1 - \alpha_1) \rceil)}^*, \ 2y - Y_{(\lceil m\alpha_2 \rceil)}^*).$$

Équivaut à remplacer F par  $\hat{F}_n$  puis à approximer  $K_n(\hat{F}_n,\cdot)$  par  $\hat{K}_{n,m}$ . Deux sources d'erreur.

Permet d'estimer aussi le biais!

On va plutôt répéter m fois l'expérience en tirant les n valeurs de  $\hat{F}_n$  au lieu de F (moins coûteux).

Tirer  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  au hasard avec remplacement de  $\{x_1, \ldots, x_n\}$  et calculer  $Y^* = g(X_1^*, \ldots, X_n^*)$ .

Répéter m fois; on obtient  $Y_1^*, \ldots, Y_m^*$ , copies i.i.d. de  $Y^*$ .

Soit  $\hat{K}_{n,m}$  la f.r. empirique de  $Y_1^* - y, \dots, Y_m^* - y$ .

Pour  $m \to \infty$ , elle converge vers la f.r. de  $Y^* - y$ , qui est  $K_n(\hat{F}_n, \cdot)$ .

L'IC retourné est:

$$(y - \hat{K}_{n,m}^{-1}(1 - \alpha_1), \ y - \hat{K}_{n,m}^{-1}(\alpha_2)) = (2y - Y_{(\lceil m(1 - \alpha_1) \rceil)}^*, \ 2y - Y_{(\lceil m\alpha_2 \rceil)}^*).$$

Équivaut à remplacer F par  $\hat{F}_n$  puis à approximer  $K_n(\hat{F}_n,\cdot)$  par  $\hat{K}_{n,m}$ . Deux sources d'erreur.

Permet d'estimer aussi le biais!

Il y a des cas où on peut calculer (ou approximer)  $K_n^{-1}(\hat{F}_n,\cdot)$  directement sans passer par  $\hat{K}_{n,m}^{-1}$ . Par exemple, IC pour  $\mu=\mathbb{E}[X_i]$ .

Pas besoin des tirages bootstrap dans ces cas.

## **Bootstrap-t Non-Parametrique**

Souvent meilleur que le bootstrap de base, mais requiert un estimateur de  ${\rm Var}[Y_n]$ , disons  $S^2=h^2(X_1,\ldots,X_n)$ .

Soit  $J_n(\cdot) = J_n(F, \cdot)$  la f.r. de la statistique studentisée  $(Y_n - \theta)/S$ .

#### **Bootstrap-t Non-Parametrique**

Souvent meilleur que le bootstrap de base, mais requiert un estimateur de  $Var[Y_n]$ , disons  $S^2 = h^2(X_1, \dots, X_n)$ .

Soit  $J_n(\cdot) = J_n(F, \cdot)$  la f.r. de la statistique studentisée  $(Y_n - \theta)/S$ .

Un IC exact de niveau  $(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$ :

$$(I_1, I_2) = (Y - J_n^{-1}(1 - \alpha_1)S, Y - J_n^{-1}(\alpha_2)S).$$

Souvent meilleur que le bootstrap de base, mais requiert un estimateur de  $Var[Y_n]$ , disons  $S^2 = h^2(X_1, \dots, X_n)$ .

Soit  $J_n(\cdot) = J_n(F, \cdot)$  la f.r. de la statistique studentisée  $(Y_n - \theta)/S$ .

Un IC exact de niveau  $(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$ :

$$(I_1, I_2) = (Y - J_n^{-1}(1 - \alpha_1)S, Y - J_n^{-1}(\alpha_2)S).$$

Algorithme du bootstrap-t non-paramétrique:

Pour chacune des m répétitions bootstrap:

Souvent meilleur que le bootstrap de base, mais requiert un estimateur de  $Var[Y_n]$ , disons  $S^2 = h^2(X_1, \dots, X_n)$ .

Soit  $J_n(\cdot) = J_n(F, \cdot)$  la f.r. de la statistique studentisée  $(Y_n - \theta)/S$ .

Un IC exact de niveau  $(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$ :

$$(I_1, I_2) = (Y - J_n^{-1}(1 - \alpha_1)S, Y - J_n^{-1}(\alpha_2)S).$$

Algorithme du bootstrap-t non-paramétrique:

Pour chacune des m répétitions bootstrap:

Générer n observations  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  comme avant;

Souvent meilleur que le bootstrap de base, mais requiert un estimateur de  $Var[Y_n]$ , disons  $S^2 = h^2(X_1, \dots, X_n)$ .

Soit  $J_n(\cdot) = J_n(F, \cdot)$  la f.r. de la statistique studentisée  $(Y_n - \theta)/S$ .

Un IC exact de niveau  $(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$ :

$$(I_1, I_2) = (Y - J_n^{-1}(1 - \alpha_1)S, Y - J_n^{-1}(\alpha_2)S).$$

Algorithme du bootstrap-t non-paramétrique:

Pour chacune des m répétitions bootstrap:

Générer n observations  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  comme avant;

Calculer 
$$Y^* = g(X_1^*, \dots, X_n^*)$$
,  $S^* = h(X_1^*, \dots, X_n^*)$ , et  $Z^* = (Y^* - y)/S^*$ .

Souvent meilleur que le bootstrap de base, mais requiert un estimateur de  $Var[Y_n]$ , disons  $S^2 = h^2(X_1, \dots, X_n)$ .

Soit  $J_n(\cdot) = J_n(F, \cdot)$  la f.r. de la statistique studentisée  $(Y_n - \theta)/S$ .

Un IC exact de niveau  $(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$ :

$$(I_1, I_2) = (Y - J_n^{-1}(1 - \alpha_1)S, Y - J_n^{-1}(\alpha_2)S).$$

Algorithme du bootstrap-t non-paramétrique:

Pour chacune des m répétitions bootstrap:

Générer n observations  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  comme avant;

Calculer  $Y^* = g(X_1^*, \dots, X_n^*)$ ,  $S^* = h(X_1^*, \dots, X_n^*)$ , et  $Z^* = (Y^* - y)/S^*$ .

Soient  $\mathbb{Z}_1^*, \ldots, \mathbb{Z}_m^*$  les m copies i.i.d. de  $\mathbb{Z}^*$  et  $\hat{\mathbb{J}}_{n,m}$  leur f.r. empirique.

Souvent meilleur que le bootstrap de base, mais requiert un estimateur de  $Var[Y_n]$ , disons  $S^2 = h^2(X_1, \dots, X_n)$ .

Soit  $J_n(\cdot) = J_n(F, \cdot)$  la f.r. de la statistique studentisée  $(Y_n - \theta)/S$ .

Un IC exact de niveau  $(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$ :

$$(I_1, I_2) = (Y - J_n^{-1}(1 - \alpha_1)S, Y - J_n^{-1}(\alpha_2)S).$$

Algorithme du bootstrap-t non-paramétrique:

Pour chacune des m répétitions bootstrap:

Générer n observations  $X_1^*, \ldots, X_n^*$  comme avant;

Calculer  $Y^* = g(X_1^*, \dots, X_n^*)$ ,  $S^* = h(X_1^*, \dots, X_n^*)$ , et  $Z^* = (Y^* - y)/S^*$ .

Soient  $\mathbb{Z}_1^*, \ldots, \mathbb{Z}_m^*$  les m copies i.i.d. de  $\mathbb{Z}^*$  et  $\mathbb{J}_{n,m}$  leur f.r. empirique.

Pour calculer l'IC, on remplace  $J_n(\cdot)$  par  $\hat{J}_{n,m}(\cdot)$ :

$$(I_1, I_2) = (y - \hat{J}_{n,m}^{-1}(1 - \alpha_1)S, \ y - \hat{J}_{n,m}^{-1}(\alpha_2)S)$$
$$= (y - Z_{(\lceil m(1 - \alpha_1) \rceil)}^*S, \ y - Z_{(\lceil m\alpha_2 \rceil)}^*S).$$

Supposons que  $\underline{m}=\infty$ ,  $\underline{\theta}=g(\mathbb{E}[X_i])$  et  $Y_n=g(\bar{X}_n)$  où  $\underline{g}$  est une fonction lisse, et  $\mathrm{Var}[Y_n] \to \sigma^2 = h^2(\mathbb{E}[X_i])/n$  quand  $n \to \infty$ .

Supposons que  $m=\infty$ ,  $\theta=g(\mathbb{E}[X_i])$  et  $Y_n=g(\bar{X}_n)$  où g est une fonction lisse, et  $\mathrm{Var}[Y_n] \to \sigma^2=h^2(\mathbb{E}[X_i])/n$  quand  $n\to\infty$ .

Sous ces hypothèses et des conditions de régularité sur F, pour les deux types de bootstrap que nous avons vus, Hall (1988) a montré que l'erreur de couverture est

$$n^{-\gamma}p(z_{1-\alpha})\phi(z_{1-\alpha}) + O(n^{-\gamma-1/2}),$$

où p est un polynôme qui ne dépend que de la sorte d'IC,  $\gamma$  une constante,  $\phi$  la densité normale standard,  $z_{1-\alpha}$  son  $(1-\alpha)$ -quantile,  $\gamma=1/2$  pour un IC unilatéral avec le bootstrap de base,  $\gamma=1$  pour les trois autres cas.

Supposons que  $m=\infty$ ,  $\theta=g(\mathbb{E}[X_i])$  et  $Y_n=g(\bar{X}_n)$  où g est une fonction lisse, et  $\mathrm{Var}[Y_n] \to \sigma^2=h^2(\mathbb{E}[X_i])/n$  quand  $n\to\infty$ .

Sous ces hypothèses et des conditions de régularité sur F, pour les deux types de bootstrap que nous avons vus, Hall (1988) a montré que l'erreur de couverture est

$$n^{-\gamma}p(z_{1-\alpha})\phi(z_{1-\alpha}) + O(n^{-\gamma-1/2}),$$

où p est un polynôme qui ne dépend que de la sorte d'IC,  $\gamma$  une constante,  $\phi$  la densité normale standard,  $z_{1-\alpha}$  son  $(1-\alpha)$ -quantile,  $\gamma=1/2$  pour un IC unilatéral avec le bootstrap de base,  $\gamma=1$  pour les trois autres cas.

Empiriquement, le bootstrap-t performe souvent le mieux.

Supposons que  $m=\infty$ ,  $\theta=g(\mathbb{E}[X_i])$  et  $Y_n=g(\bar{X}_n)$  où g est une fonction lisse, et  $\mathrm{Var}[Y_n] \to \sigma^2=h^2(\mathbb{E}[X_i])/n$  quand  $n\to\infty$ .

Sous ces hypothèses et des conditions de régularité sur F, pour les deux types de bootstrap que nous avons vus, Hall (1988) a montré que l'erreur de couverture est

$$n^{-\gamma}p(z_{1-\alpha})\phi(z_{1-\alpha}) + O(n^{-\gamma-1/2}),$$

où p est un polynôme qui ne dépend que de la sorte d'IC,  $\gamma$  une constante,  $\phi$  la densité normale standard,  $z_{1-\alpha}$  son  $(1-\alpha)$ -quantile,  $\gamma=1/2$  pour un IC unilatéral avec le bootstrap de base,  $\gamma=1$  pour les trois autres cas.

Empiriquement, le bootstrap-t performe souvent le mieux.

Le choix de m influence peu l'erreur de couverture, mais un trop petit m donne des IC dont la largeur varie beaucoup.

Choix populaire: m = 1000.

Il y en a de toutes sortes.

Par exemple, on peut remplacer  $\hat{F}_n$  par une meilleure approximation de F, comme une loi quasi-empirique, une fonction obtenue par un estimateur de densité, etc.

Il y en a de toutes sortes.

Par exemple, on peut remplacer  $\hat{F}_n$  par une meilleure approximation de F, comme une loi quasi-empirique, une fonction obtenue par un estimateur de densité, etc.

### Bootstrap paramétrique.

On sait que  $F \equiv F_{\theta}$  et on veut estimer  $\theta$ .

Il y en a de toutes sortes.

Par exemple, on peut remplacer  $\hat{F}_n$  par une meilleure approximation de F, comme une loi quasi-empirique, une fonction obtenue par un estimateur de densité, etc.

# Bootstrap paramétrique.

On sait que  $F \equiv F_{\theta}$  et on veut estimer  $\theta$ .

Soit  $\hat{\theta}_n = Y = g(X_1, \dots, X_n)$  estimateur de  $\theta$ .

Il y en a de toutes sortes.

Par exemple, on peut remplacer  $\hat{F}_n$  par une meilleure approximation de F, comme une loi quasi-empirique, une fonction obtenue par un estimateur de densité, etc.

## Bootstrap paramétrique.

On sait que  $F \equiv F_{\theta}$  et on veut estimer  $\theta$ .

Soit  $\hat{\theta}_n = Y = g(X_1, \dots, X_n)$  estimateur de  $\theta$ .

On génère chaque échantillon bootstrap de  $F_{\hat{\theta}_n}$  au lieu de  $\hat{F}_n$ , et on l'utilise pour calculer  $\theta^* = Y^* = g(X_1^*, \dots, X_n^*)$ .

Il y en a de toutes sortes.

Par exemple, on peut remplacer  $\hat{F}_n$  par une meilleure approximation de F, comme une loi quasi-empirique, une fonction obtenue par un estimateur de densité, etc.

## Bootstrap paramétrique.

On sait que  $F \equiv F_{\theta}$  et on veut estimer  $\theta$ .

Soit  $\hat{\theta}_n = Y = g(X_1, \dots, X_n)$  estimateur de  $\theta$ .

On génère chaque échantillon bootstrap de  $F_{\hat{\theta}_n}$  au lieu de  $\hat{F}_n$ , et on l'utilise pour calculer  $\theta^* = Y^* = g(X_1^*, \dots, X_n^*)$ .

On utilise ensuite la f.r. empirique des m copies  $Y_1^*, \ldots, Y_m^*$  pour approximer la f.r. de  $\hat{\theta}_n$  dans le calcul d'un IC.